

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET DEPARTMAN ZA FIZIKU



Kontrola kvaliteta stomatološkog RTG aparata R-100B detektorom

-diplomski rad-

Mentor:

Prof. dr Nataša Todorović

Student: Ana Martinović 532/12

Novi Sad, septembar 2016

Ovim putem se zahvaljujem svom mentoru prof. dr Nataši Todorović na svesrdnoj podršci i pomoći pri izradi diplomskog rada.

Sadržaj:

1 Uvod	
2 Rendgensko zračenje	3
2.1. Otkriće rendgenskog zračenja	3
2.2. Dobijanje i osobine rendgenskog zračenja	4
2.3. Mehanizam proizvodnje rendgenskog zračenja i sprektri rendgenskog zračenja	5
2.3.1. Kontinualni spektar	5
2.3.2. Karakterističan spektar	8
3 Interakcija zračenja sa materijom	9
3.1.Fotoelektrični efekat	10
3.2.Rasejanje elektromagnetnog zračenja. Komptonov efekat	13
4 Atenuacija rendgenskog zračenja	16
4.1. HVL	
4.2. Linearni atenuacioni koeficijent u funkciji energije fotona	19
5 Poluprovodnički detektori	21
STORPOVOUNCER DELEKTON	
5.1. Osnovne osobine poluprovodnika	21
5.1. Osnovne osobine poluprovodnika 5.2. P-N spoj, poluprovodnički detektor	21
 5.1. Osnovne osobine poluprovodnika	21
 5.1. Osnovne osobine poluprovodnika	21
 5.1. Osnovne osobine poluprovodnika	21 22 24 24 26 26 27
 5.1. Osnovne osobine poluprovodnika	
 5.1. Osnovne osobine poluprovodnika	21 22 24 24 26 26 26 27 27 28 29
 5.1. Osnovne osobine poluprovodnika	21 22 24 24 26 26 26 27 27 28 29 30
 5.1. Osnovne osobine poluprovodnika	21
 5.1. Osnovne osobine poluprovodnika 5.2. P-N spoj, poluprovodnički detektor 6 Doze jonizujućeg zračenja 6.1. Ekspoziciona doza 6.2. Apsorbovana doza 6.3. Linearni transfer energije (LET) 6.4. Ekvivalent doze 6.5. Efektivna doza i težinski faktor tkiva (E, W_T) 6.6. Kerma 6.7. Cema 	21 22 24 24 26 26 26 27 28 29
 5.1. Osnovne osobine poluprovodnika 5.2. P-N spoj, poluprovodnički detektor 6 Doze jonizujućeg zračenja 6.1. Ekspoziciona doza 6.2. Apsorbovana doza 6.3. Linearni transfer energije (LET) 6.4. Ekvivalent doze 6.5. Efektivna doza i težinski faktor tkiva (E, W_T) 6.6. Kerma 6.7. Cema 7 Barakuda (Barracuda) detektorski sistem 	21 22 24 26 26 26 27 28 29 28 29 30 31 31 32 33

7.2. oRTIgo software	35
8 Kontrola kvaliteta kao deo programa zaštite od zračenja	36
8.1. NCRP 145	37
8.1.1. Osnovni principi zaštite od zračenja	
8.1.2. Dozni limiti	40
8.2. Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti	42
8.3. Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini	43
9 Testovi kontrole kvaliteta i prezentacija rezultata	44
9.1. Osnovni testovi	44
9.1.1. Poludebljina slabljenja snopa (Half Value Layer)	44
9.1.2. Linearnost	47
9.1.3. Reproducibilnost	48
9.1.4. Tačnost tajmera (Timer Accuracy)	49
9.2. AEC	51
9.2.1. AEC korekcija gustine	52
9.2.2. AEC balans polja	53
9.2.3. AEC kV kompenzacija	54
9.2.3. AEC mA kompenzacija	55
9.2.3. AEC reciprocitet	56
9.2.4. AEC reproducibilnost	58
9.3. Specijalni testovi	60
9.3.1. Ekspozicioni limiti kod stomatoloških rendgenskih aparata	60
10 Merenja radi kontrole radne sredine	60
10.1. Opšti principi proračuna efektivne doze	61
11 Zaključak	63

1 Uvod

Primarna odgovornost medicinskog fizičara u bilo kom imidžing programu jeste razvoj i supervizija programa kvantitativne kontrole kvaliteta. Jasno je i da se odgovornost njegovog utvrđivanja premestio iz domena radiološkog tehničara u domen medicinskog fizičara. Stoga, medicinski fizičar mora posedovati znanje u oblasti dizajna opreme, kao i različitih oblika instrumentalnih testiranja da bi se dobro procenio rad mašina. Dijagnostička radiologija kako u medicini, tako i u stomatologiji, podlegla je velikim promenama koje su direktno uticale na potrebu za kontrolom kvaliteta. Naša sposobnost da testiramo radiografske sisteme bez invazivnih merenja se razvijao istovremeno sa razvojem kompjuterske industrije, što je omogućilo preuzimanje rezultata testa direktno u bazu podataka laptop računara. [3]

U ovom radu će biti prezentovan proces kontrole kvaliteta stomatološkog RTG aparata pomoću R-100B detektora Barracuda detektorskog sistema. Vizuelizaciju rezultata merenja, kao i obradu podataka omogućava QA softver oRTIgo koji poseduje set standardizovanih testova koji se koriste u procesu kontrole kvaliteta i ocenjuju rad RTG sistema. Merenja su vršena u stomatološkoj ordinaciji "NS Dental Studio" sa Satelec[®] RTG aparatom.

2 Rendgensko zračenje

2.1. Otkriće rendgenskog zračenja

Rendgen je 1895. godine, proučavajući električno pražnjenje kroz razređene gasove, otkrio zrake novog tipa koji su imali do tada neviđenu prodornu moć. Da bi naglasio njihovu zagonetnu prirodu, Rendgen ih je nazvao x-zraci. Oni se često nazivaju, u čast Rendgena, rendgenski zraci. Kasnije je utvrđeno, da su x-zraci elektromagnetne prirode, vrlo kratkih talasnih dužina, od 100 - 0,1 Å, kao i svetlosni zraci. Rasejanje x-zraka na materiji (Komptonov efekat) potvrdilo je njihovu korpuskularnu prirodu (fotoni velike energije, hv). Laue je 1912. godine dokazao njihovu talasnu prirodu difrakcijom na kristalu. Otkriveno je da su rendgenski zraci transferzalno polarizovani talasi kao i svetlost.

Šest godina nakon otkrića x-zraka, 1901., Rendgen je dobio Nobelovu nagradu za ovo otkriće i time postao prvi dobitnik ove nagrade za fiziku. [1]

2.2. Dobijanje i osobine rendgenskog zračenja

X-zraci nastaju pri padu brzih elektrona na čvrstim telima na kojima bivaju naglo zaustavljeni. [1] Proizvode se u tzv. rendgenskim odnosno vakuumskim cevima. To su cevi sa visokim vakuumom i dve elektrode (katoda koja se zagreva i antikatoda) između kojih je velika razlika potencijala (napon) reda veličine nekoliko desetina, a može i nekoliko stotina kV. Katoda, usled zagrevanja, emituje elektrone (termoelektronskom emisijom) koji se potom ubrzavaju u električnom polju između katode i antikatode. Visok vakuum je neophodan da gasovi ne bi ometali prolaz elektrona kroz cev i da ne bi došlo do pražnjenja kroz gas usled visokog napona. Katoda je spiralno metalno vlakno i može da se usijava posebnim električnim izvorom. Antikatoda je nagnuta pod uglom od 45° u odnosu na pravac kretanja elektrona. Mesta na antikatodi koja su izložena udaru elektrona postaju izvori x-zraka. Intenzitet x-zraka reguliše se grejanjem katode i naponom. Veoma mali deo od ukupne energije elektrona koji padaju na antikatodu pretvara se u energiju rendgenskog zračenja, a ostali deo energije pretvara se u toplotu, zbog čega dolazi do jakog zagrevanja antikatode, te se ona mora hladiti ili uključivati cev samo u kratkim vremenskim razmacima. Hlađenje može biti vazduhom, vodom ili uljem. Najčešće se hlađenje vodom ostvaruje tako, što ona prolazi kroz kanale urezane u samoj antikatodi.



Slika 1. - Šematski prikaz vakuumske cevi

Rendgen je u periodu od 1895. do 1897. godine ispitivao osobine x-zraka. Zapazio je da oni imaju veliku prodornu moć, jonizaciono dejstvo, izazivaju luminiscenciju i zacrnjenje fotografske ploče (fotohemijsko dejstvo). [1]

2.3. Mehanizam proizvodnje rendgenskog zračenja i sprektri rendgenskog zračenja

Kao što je već rečeno, x-zraci nastaju pri bombardovanju antikatode (čvrstog materijala) elektronima velike energije. Merenja pokazuju, da se oko 99% energije elektrona koji padaju pri tome na površinu antikatode pretvara u toplotu i antikatoda se jako zagreva. [1] Većina elektrona vrši elastične sudare sa česticama materije povećavajući njihovu kinetičku energiju, čime se srednja vrednost kinetičke energije materijala antikatode povećava, a time i njena temperature. Samo 1% snage se pretvara u energiju x-zračenja. Postoje principijalno dva različita procesa koji dovođe do emisije x-zraka, po kojima x-zračenje delimo na: zakočno i karakteristično x-zračenje. [1]

2.3.1. Kontinualni spektar

Neki od elektrona (oko 1%) pri padu na površinu antikatode, usled snažne interakcije sa atomima njenog sastava, snažno bivaju zakočeni (trpe negativno ubrzanje), tako da odjednom gube deo ili celokupnu svoju energiju. [1] Elektron može pri više akata interakcije i kočenja gubiti svoju energiju. Znamo iz klasične elektrodinamike da se pri ubrzanju (promeni brzine) naelektrisanog tela javlja elektromagnetno zračenje. Otuda, kada jedan elektron izgubi deo ili celokupnu energiju pri kočenju, javiće se jedan kvant energije (foton) rendgenskog zračenja. Pri tome energija koju izgubi elektron je jednaka energiji fotona. Kako elektron, pri zakočnom zračenju, može pretvoriti ili celokupnu ili delimično svoju energiju u kvant x-zraka, tako da je ovaj različite energije, odnosno frekvencije i talasne dužine, sledi da će spektar zakočnog x-zračenja biti kontinualan. Ukupan intenzitet takvog zračenja, kao i oblik spektra zavise od napona na cevi. [1] Na slici 1 prikazan je spektar zakočnog x-zračenja na antikatodi pri različitim naponima (U) između elektroda u cevi. Ono što je zajedničko za sve kontinualne spektre (spektre

zakočnog zračenja) je postojanje jako izražene kratkotalasne granice, koja zavisi samo od napona u cevi, ali ne i od materijala antikatode. Eksperimentalno je nađena sledeća veza između talasne dužine kratkotalasne granice kontinualnog spektra izražene u angstremima i napona u cevi (U) izraženog u voltima:

$$\lambda_{\min} = 12396/U [Å]$$
 (2.1)

Sa slike 1 možemo videti da se povećanjem napona u cevi kratkotalasna granica spektra pomera ka kraćim talasnim dužinama.



Slika 2. – Kontinualni spektar rendgenskog zračenja

Prema klasičnoj elektromagnetnoj teoriji, ne postoji donja granica talasne dužine zračenja koju mogu proizvesti elektroni, ako se naglo zaustave. [1] Međutim, kvantna teorija ju je objasnila.

Ako se elektron ubrza prolazeći razliku potencijala i ako mu je početna energija bila jednaka nuli ili zanemarljivo mala u odnosu na onu koju je dobio usled ubrzavajućeg napona, tada će njegova kinetička energija biti jednaka razlici u električnom polju:

$$\frac{1}{2} mv^2 = eU$$
 (2.2)

S druge strane, pri potpunom preobražaju kinetičke energije elektrona u energiju jednog fotona rendgenskog zračenja ova energija će biti jednaka kinetičkoj energiji elektrona. Takav foton ima maksimalnu energiju (hv_{max}) odnosno frekvenciju (v_{max}), a minimalnu talasnu dužinu (λ_{min}), te se može pisati:

$$eU = hv_{max} i eU = hc/\lambda_{min}$$
(2.3)

Odakle dobijamo:

$$\lambda_{\min} = \text{hc/eU} = (6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8) / (1,6 \cdot 10^{-19} \cdot \text{U}) = 12396/\text{U} \text{ [Å]}$$
(2.4.)

To je upravo relacija koja je dobijena eksperimentalnim putem. Na taj način je kvantna teorija objasnila kratkotalasnu granicu kod kontinualnog spektra zakočnog rendgenskog zračenja.

Ako u interakciji elektrona sa atomima antikatode dođe samo do delimičnog pretvaranja kinetičke energije elektrona u energiju fotona x-zraka, takav će foton imati manju energiju od maksimalne, a samim tim i nižu frekvenciju, odnosno talasnu dužinu veću od kratkotalasne granice spektra, čime se objašnjava spektar zakočnog x-zračenja.

Maksimum intenziteta u spektru zavisi od napona na cevi. [1] Ovaj maksimum se pomera ka kraćim talasnim dužinama sa povećanjem napona. Za vrednost talasne dužine koja odgovara maksimumu intenziteta zračenja, teorija daje formulu:

$$\lambda_{\max} = \frac{3}{2} \cdot \lambda_{\min} \tag{2.5.}$$

Dok je empirijska formula:

$$\lambda_{\max} = \frac{3}{2} \cdot \lambda_{\min} + 0.05 \text{ Å}$$
(2.6.)

Prema tome, sa povećanjem napona u cevi, smanjuje se kako λ_{min} , tako i talasna dužina koja odgovara maksimumu zračenja. [1]

2.3.2. Karakterističan spektar

Ako napon rendgenske cevi, odnosno energija elektrona dostigne ili premaši određenu vrednost karakterističnu za materijal date antikatode, u spektru x-zraka se javljaju pored kontinualnog spektra i diskretne linije većeg intenziteta. Takve linije čine karakterističan spektar materijala od kojeg je izrađena antikatoda, odnosno karakterističan spektar atoma antikatode, jer je pokazano da je on karakterističan za date atome (element), nezavisno od hemijskog sastava elementa. Najčešće spektar x-zračenja formiraju superponirani spektri zakočnog i karakterističnog x-zračenja. Na slici 3 prikazan je karakterističan spektar rendgenskog zračenja molibdenske antikatode pri naponu od 35 kV.



Slika 3. Karakterističan spektar x-zračenja superponiran na kontinualni spektar zakočnog zračenja

Karakteristično rendgensko zračenje lako se može objasniti na osnovu kvantnog modela atoma, ako se energija elektrona u pojedinim ljuskama (K, L, M, N, itd.) u atomu predstave u polarnom energetskom dijagramu. Na njemu su energetske razlike između pojedinih ljusaka u atomu prikazane srazmerno razlikama poluprečnika energetskih nivoa. Udarom elektrona u antikatodu neki od njih će izbaciti elektrone iz atoma antikatode. Da bi se to desilo upadni elektroni moraju imati energiju najmanje jednaku jonizacionoj energiji izbačenih elektrona. Ako upadni elektron (iz snopa katodnih zraka) izbaci elektron iz K ljuske u atomu tada ubrzo upražnjeno mesto u K ljusci popunjava jedan od elektrona sa neke više ljuske (L, M, N, ...) pri čemu se emituje jedan foton x-zračenja. Na taj način se javlja K-serija u karakterističnom spektru rendgenskog zračenja elementa od kojeg je napravljena antikatoda. Ako je pri tome elektron koji popunjava K ljusku prešao sa L, M, N, ... ljuske, govori se o K_a, K_β, K_γ, ... linijama u K-seriji. Potpuno analogno nastaje L-serija (L_a, L_β, L_γ, ...), pri prelazima elektrona sa neke više ljuske (M, N, O, ...) na upražnjeno mesto u L ljusci. Slično nastaju i ostale serije. U karakterističnom spektru x-zračenja javlja se i fina struktura na kojoj se ovde nećemo zadržavati. [1]

3 Interakcija zračenja sa materijom

Osnovne interakcije koje nastaju pri prolasku elektromagnetnog zračenja kroz materiju mogu se opisati putem tri efekta:

- 1. Fotoelektrični efekat
- Rasejanje elektromagnetnog zračenja na slobodnom ili vezanom elektronu (Tomsonovo, Rejlijevo i Komptonovo rasejanje)
- 3. Proizvodnja para elektron-pozitron

Prilikom fotoelektričnog efekta i stvaranja parova fotoni u potpunosti nestaju. U procesu Tomsonovog i Rejlijevog rasejanja fotoni bivaju skrenuti, obično za mali ugao, bez gubitka energije. Ovi su procesi znatno manje verovatnoće od Komptonovog rasejanja, kada foton biva skrenut, ali tom prilikom preda deo svoje energije elektronu.

Proizvodnja para elektron-pozitron se javlja samo u slučaju kada upadni foton ima energiju veću ili jednaku dvostrukoj energiji mase mirovanja elektrona koja iznosi 1,022 MeV. S obzirom da u radiodijagnostici ne koristimo ovako visoke energije fotona, ovaj efekat nećemo detaljno razmatrati. [2]

3.1.Fotoelektrični efekat

Fotoelektrični efekat je proces u kojem foton predaje svoju kompletnu energiju orbitalnom elektronu. Foton tom prilikom prestaje da postoji a elektron se udalji iz atoma sa energijom:

$$E_e = E_f - E_v \tag{3.1.}$$

gde je E_f energija koju je foton posedovao pre interakcije, a E_v je energija veze orbitalnog elektrona. [2]

To znači da se energija fotona utroši na rad potreban da se elektron izbaci iz atoma kao i na njegovu kinetičku energiju. Iz ove jednačine možemo zaključiti da je fotoelektrični efekat moguć samo na vezanom elektronu.

Efikasni presek za fotoefekat smanjuje se kako raste energija, uz nekoliko oštrih skokova na energijama koje odgovaraju energijama veze orbitalnih elektrona. Ukoliko foton poseduje energiju koja je znatno viša od energije veze K- elektrona, onda je verovatnoća za fotoefekat relativno mala. Kako se energija fotona smanjuje, verovatnoća fotoefekta raste da bi dostigla lokalni maksimum baš za energije fotona koje su jednake vezivnoj energiji K-elektrona.

Teoretski fotoefekat može da se odigra na svakom pojedinačnom orbitalnom elektronu, ali se verovatnoća odvijanja ovog procesa razlikuje od elektrona do elektrona. Što je energija veze elektrona bliža energiji fotona elektron će biti čvršće vezan, pa je i verovatnoća dešavanja fotoefekta na takvom elektronu viša. I obrnuto, ako foton poseduje energiju znatno višu od energije veze elektrona, verovatnoća za fotoefekat je mala, pošto se sa aspekta energije fotona elektroni ne mogu smatrati dovoljno čvrsto vezanim da bi se fotoefekat odigrao. Ukoliko je energija fotona neznatno niža od energije veze K-elektrona, foton neće imati mogućnost da ga izbaci iz atoma pa se verovatnoća fotoefekta naglo smanjuje. Na tim energijama moguć je samo fotoefekat na L i M-elektronima. S obzirom da ovde foton ima znatno višu energiju od energija kojim su vezani L i M-elektroni, efikasni presek za fotoefekat ponovo ima nisku vrednost. No kako se energija fotona približava energiji veze L-elektrona, vrednost efikasnog preseka raste i dobija se još jedan maksimum, kada je energija fotona upravo jednaka energiji veze elektrona na L-ljusci. Nakon maksimuma, idući ka nižim energijama, efikasni presek naglo opada pošto fotoni nemaju dovoljno energiju da izbace L-elektrone. Lako je zaključiti da se situacija na identičan način ponavlja i sa M-elektronima.

Stoga, ne samo da je fotoefekat moguć jedino na vezanom elektronu, nego je i verovatnoća za njegovo odvijanje utoliko veća ukoliko vezivna energija elektrona ima višu vrednost. [2] Ako foton poseduje dovoljno visoku energiju, najveća verovatnoća je da se fotoefekat odigra baš na elektronima koji se nalaze na K-ljusci. Procenjeno je da se oko 80% od svih fotoefekata odigra na K-elektronima, pod uslovom da je energija fotona veća od vezivne energije K-elektrona. Ali, ako je energija fotona niža od energije veze elektrona na K-ljusci, najveći broj fotoefekata će se odigrati na L-elektronima.



ST996 Encyclopaedia Britannica, Inc.

Slika 4. – Zavisnost efikasnog preseka za fotoelektrični efekat od energije

Kao što se na slici 4 može videti, efikasni presek za fotoefekat je prilično kompleksna funkcija energije tako da je teško pronaći neki relativno prost izraz koji bi tu zavisnost dobro opisao i to u širokom opsegu energija. Ali, vredi naglasiti da se zavisnost efikasnog preseka u oblasti energija koje su neznatno više od energije veze K-elektrona može opisati funkcijom E^{-7/2}. Na energijama koje su znatno više od energije veze elektrona ova funkcija polako prelazi u E⁻¹. Efikasni presek za fotoefekat veoma zavisi od rednog broja materijala. Ustanovljeno je da se verovatnoća za fotoefekat povećava proporcionalno sa Z⁵. Ovako brzo povećavanje verovatnoće fotoefekta sa rednim brojem materijala se može objasniti činjenicom da energije veze elektrona takođe rastu sa povećanjem rednog broja. Budući da se fotoefekat odvija u većoj meri tamo gde su elektroni čvršće vezani, jasno je da mora postojati veoma jaka zavisnost efikasnog preseka fotoefekta od energije i rednog broja materijala. [2] Iz navedenog može se pisati:

$$\sigma_{fe} \sim Z^5 / E^{7/2} \operatorname{za} E_f > E_v^K$$
 (3.2)

$$\sigma_{fe} Z^{5}/E \quad za E_{f} \gg E_{v}^{K}$$
(3.3)

Ako je energija upadnih fotona dovoljno visoka, elektron izbačen iz atomskog omotača može imati energiju koja je dovoljna za vršenje jonizacije. Ugaona raspodela elektrona emitovanih u fotoefektu takođe zavisi od energije fotona i može se izračunati upotrebom kvantne elektrodinamike. Ukoliko je energija fotona $E_f \ll m_ec^2$, elektroni će najvećom verovatnoćom biti emitovani normalno na pravac prostiranja fotonskog snopa da bi se sa povećanjem fotonske energije, pravac u kojem se emituju elektroni polako pomerao prema pravcu prostiranja upadnog fotona. Kada fotoni dostignu MeV-ske energije, tj. $E_f \gg m_ec^2$, fotoelektroni se emituju u relativno uskom prostornom uglu, preferentno unapred odnosno u pravcu upadnih fotona.

Efikasni presek za fotoefekat povećava se sa smanjenjem energije fotona. Odatle zaključujemo da će i uklanjanje niskoenergetskih fotona iz snopa putem fotoefekta biti znatno izraženije nego što je to slučaj sa fotonima visokih energija. Dakle, u atenuaciji gama ili rendgenskog zračenja uticaj fotoefekta je najizraženiji na niskim energijama. [2] Trend povećanja efikasnog preseka fotoefekta sa smanjenjem energije fotona važi sve dok one ne budu manje od najniže vrednosti vezivne energije elektrona sa spoljašnjih orbitala. Tada efikasni presek za fotoefekat naglo pada na nulu.

Nakon što jedan od elektrona bude izbačen iz atoma u procesu fotoelektričnog efekta, na njegovo mesto dolazi elektron sa neke od viših orbitala. Tom prilikom dolazi do emisije zračenja. U slučaju da se taj proces odigrao na K-elektronu, emitovana radijacija za većinu elemenata će, osim onih najlakših, biti u oblasti rendgenskog zračenja. To je tzv. karakteristično rendgensko zračenje koje uvek neizbežno prati proces fotoelektričnog efekta. Ponekad je moguće da atom umesto emisije fotona, koja bi usledila nakon popunjavanja praznog mesta na nekoj od

orbitala, energiju pobude direktno preda nekom od elektrona iz omotača i na taj način siđe u osnovno energetsko stanje. Elektroni emitovani na ovaj način se nazivaju Ožeovi elektroni. [2]

3.2. Rasejanje elektromagnetnog zračenja. Komptonov efekat.

Prilikom prolaska kroz neki materijal, fotoni gama ili rendgenskog zračenja mogu da budu skrenuti sa prvobitne putanje, ili kako se to češće kaže, bivaju rasejani. [2] Videli smo da u slučaju fotoelektričnog efekta fotoni u potpunosti nestaju. Za razliku od njih, rasejani fotoni nastavljaju da se kreću i nakon interakcije, ali u drugom pravcu. Ovo rasejanje može da bude koherentno, kada ne dolazi do razmene energije pa fotoni nastave da se kreću u drugom pravcu sa identičnom energijom, ili nekoherentno, kada dolazi do promene i pravca i energije upadnog fotona. Primer koherentne interakcije jeste Tomsonovo rasejanje, dok Komptonov efekat predstavlja tipičan primer nekoherentnog rasejanja fotona. Tomsonovo rasejanje se odigrava na orbitalnom elektronu kada foton ima manju energiju od energije veze. Tada foton samo skrene, najčešće za neki mali ugao, a da mu se energija ne promeni. Jedan ovakav proces dovodi do slabljenje snopa prilikom prolaska kroz neku materijalnu sredinu pošto skreće fotone sa prvobitnog pravca. Ovu pojavu je bilo moguće objasniti isključivo klasičnom elektrodinamikom. Tomson je odredio da je ukupan efikasni presek za ovu interakciju:

$$\sigma_{\text{Tom}} = \frac{8\pi}{3} \cdot r_e^2 = 0,64 \cdot 10^{-28} \,\text{m}^2 \tag{3.4}$$

gde je

$$\mathbf{r}_{\rm e} = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot ({\rm e}^2/{\rm mc}^2) \tag{3.5}$$

takozvani klasični radijus elektrona i iznosi $2.8 \cdot 10^{-15}$ m. [2] Iz gornje jednačine vidimo da ukupna verovatnoća za Tomsonovo rasejanje uopšte ne zavisi od energije upadnog fotona. Prostorna raspodela rasejanih fotona je proporcionalna sa funkcijom $1+\cos^2\theta$, što znači da je najveća verovatnoća da fotoni prilikom Tomsonove interakcije budu skrenuti pod uglom od 0° i 180°. Ukoliko je energija fotona znatno viša od energije veze orbitalnih elektrona, tom prilikom dolazi do nekoherentnog rasejanja. Obično se za ovu interakciju kaže da se odvija na slobodnom elektronu. Tada foton preda deo svoje energije elektronu i nastavlja da se kreće u drugom pravcu i sa manjom energijom (odnosno većom talasnom dužinom).

Kompton je 1923. ustanovio da se energija koju će foton zadržati nakon interakcije zavisi od ugla pod kojim se rasejao. [2] Ova pojava nije mogla da se objasni primenom zakona klasične elektrodinamike. No, ukoliko primenimo kvantnu teoriju, kada se gama i rendgensko zračenje tretira kao snop fotona (tj. čestica), proces Komptonovog rasejanja se može opisati kao elastično rasejanje fotona na slobodnom elektronu. Na slici 5 ilustrovan je Komptonov efekat.



Slika 5. – Komptonovo rasejanje

Na osnovu zakona održanja energije i impulsa primenjenog na elastični sudar dobija se odlična saglasnost računskih sa eksperimentalnim rezultatima. Energija fotona koji se rasejao pod uglom θ se može izraziti kao:

$$E_{f} = E_{f0} / (1 + E_{f0} / mc^{2}) \cdot (1 - \cos\theta)$$
(3.6)

gde E_{fo} predstavlja energiju koju je foton posedovao pre interakcije a m je masa mirovanja elektrona. [2]

Iz gornje jednačine sledi da je za male uglove skretanja, kada veličina cosθ ima vrednost veoma blisku jedinici, energija rasejanog fotona približno jednaka energiji upadnog fotona. Kako

ugao rasejanja raste, tako raste i razlika u energijama fotona pre i nakon interakcije pa će najmanju energiju imati foton koji se rasejava pod uglom od 180° (unazad). Za visoke energije upadnog fotona tj. E_{fo} >>mc², energija rasejanog fotona će biti:

$$E_{f} \sim E_{f0} / (1 - \cos \theta) \tag{3.7}$$

Najmanju energiju imaju fotoni rasejani unatrag i ona će biti približno jednaka $mc^2/2$.

Kompton je u svojim eksperimentima ustanovio i da razlika talasnih dužina upadnog i rasejanog fotona na određenom uglu uopšte ne zavisi od energije fotona koju je imao pre interakcije, kao ni od rednog broja materijala na kojem se rasejanje vrši. Za razliku talasnih dužina fotona nakon i pre rasejanja dobijamo:

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \Lambda \cdot (1 - \cos \theta) = 2\Lambda \cdot \sin^2(\theta/2)$$
(3.8)

gde je λ talasna dužina rasejanog fotona, λ_0 je talasna dužina upadnog fotona a Λ se izračunava kao:

$$\Lambda = h/(m_e \cdot c) = 2,42 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$
(3.9)

i naziva se Komptonovska talasna dužina elektrona.

Iz relacije se vidi da razlika talasnih dužina fotona pre i nakon interakcije zavisi samo od ugla a ne od početne energije fotona niti rednog broja materijala na kojem se Komptonovo rasejanje odvija. Nakon rasejanja foton će imati talasnu dužinu za $\Delta \lambda$ veću od talasne dužine upadnog fotona. Ova je razlika jednaka i za gama zračenje i za vidljivu svetlost jer $\Delta \lambda$ ne zavisi od energije upadnog fotona. Kod vidljive svetlosti, talasne dužine su toliko velike da se iznos povećanja $\Delta \lambda$ ne može ni primetiti. [2] No, kod gama i x-zračenje MeV-skih energija, povećanje talasne dužine je istog reda veličine kao i sama talasna dužina upadnog fotona pa se Komptonov efekat vrlo lako može primetiti. Iz tog razloga nekoherentno rasejanje nije moglo biti primećeno na vidljivoj svetlosti već je otkriveno tek prilikom izučavanja svojstava gama zračenja.

Prilikom detekcije i spektroskopije gama ili x-zračenja, ako foton doživi Komptonov efekat u aktivnoj zapremini detektora, detektuje se samo onaj iznos energije koju je dobio elektron. Foton sa određenom verovatnoćom napusti detektor, a u njegovoj aktivnoj zapremini ostavi samo deo svoje energije. Energiju koju može dobiti elektron u jednoj ovakvoj interakciji, se izračunava kao:

$$E_{e} = (E_{fo} \cdot (1 - \cos\theta) / m_{e}c^{2}) / (1 + (E_{f0} \cdot (1 - \cos\theta) / m_{e}c^{2}))$$
(3.10)

Maksimalan iznos energije elektron će dobiti u slučaju kada se foton raseje pod uglom od 180°. U slučaju kada je E_{fo} >mc², energija koju dobije elektron biva jednaka:

$$E_{\rm e} = E_{\rm f0} - m_{\rm e}c^2/2 \tag{3.11}$$

Diferencijalni efikasni presek, odnosno verovatnoću skretanja pod datim uglom, za rasejanje fotona na jednom elektronu, izveli su Klajn i Nišina. Na osnovu njega u mogućnosti smo da odredimo verovatnoću rasejanja fotona pod nekim uglom i intenzitet zračenja koje će se rasejati pod datim uglom u zavisnosti od energije upadnog fotona. Pri malim energijama verovatnoća rasejanja fotona je simetrična, tj. jednaka je verovatnoća da će foton biti rasejan unapred kao i unazad. Kako energija fotona raste, ova distribucija se pomera ka unapred (tačnije rečeno u pravcu i smeru kretanja upadnog fotona), da bi za visoke energije gotovo svi fotoni nakon rasejanja bili usmereni ka napred.

Na osnovu Klajn-Nišinine relacije moguće je odrediti ukupni efikasni presek za Komptonovo rasejanje integracijom po svim mogućim uglovima rasejanja pri čemu se dobija relativno komplikovan izraz. No, za sve obrasce koji se dobijaju na ovaj način, zajedničko je da je totalni efikasni presek za rasejanje fotona na jednom elektronu obrnuto proporcionalan njegovoj energiji. Ako se još uzme u obzir da atom ima Z elektrona, konačno se dobija da je:

$$\sigma_{\rm Com} \sim Z/E \tag{3.12}$$

Ako se ovaj izraz uporedi sa izrazom za verovatnoću odigravanja fotoelektričnog efekta, možemo zaključiti da se verovatnoća za dešavanje Komptonovog efekta smanjuje sa energijom, ali u znatno manjoj meri nego što je to slučaj sa fotoelektričnim efektom. [2]

4 Atenuacija rendgenskog zračenja

Kada paralelan snop monoenergetskog x-zračenja prolazi kroz neki materijal, intenzitet izlaznog snopa je manji od intenziteta upadnog snopa (I_0). Slabljenje, odnosno smanjenje

intenziteta snopa kada on prođe malu debljinu materijala dx, srazmerna je debljini sloja dx i intenzitetu snopa I, tj.

$$dI = -\mu \cdot I \cdot dx \tag{4.1}$$

gde je dI – iznos smanjenja intenziteta snopa, a μ - faktor proporcionalnosti koji se naziva linerani atenuacioni koeficijent x-zračenja. Znak (-) je zbog toga što se intenzitet snopa, prolaskom kroz supstancu, smanjuje, te dI ima negativnu vrednost. [1] Slabljenje fotonskog snopa pri prolasku kroz materijal debljine dx prikazano je na slici 6. Linearni koeficijent slabljenja predstavlja relativno slabljenje intenziteta snopa (dI/I) po jedinici dužine puta u apsorberu, te su mu dimenzije cm⁻¹ odnosno m⁻¹.

$$\mu = -\frac{dI/I}{dx} \tag{4.2}$$



Slika 6. – Atenuacija fotonskog snopa kroz materijal debljine dx

Zavisi od prirode materijala, njegove gustine i talasne dužine zračenja. Jednačina 4.2 može se napisati u obliku:

$$\frac{dI}{I} = -\mu \cdot dx \tag{4.3}$$

Integrisanjem leve strane u granicama od I₀ do I, a desne od 0 do x, dobija se:

$$\ln\frac{I}{10} = -\mu \cdot x \tag{4.4}$$

odnosno

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_0 \cdot \mathbf{e}^{-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{x}} \tag{4.5}$$

gde je I₀ – intenzitet upadnog snopa, I – njegov intenzitet nakon prolaska kroz materijal debljine x. Iz jednačine 4.5 se može zaključiti da intenzitet snopa opada eksponencijalno sa debljinom materijala. Ako sa x₀ obeležimo debljinu materijala koja smanjuje intentitet upadnog snopa e puta, tada se iz jednačine dobija da je $\mu = 1/x_0$ tj. linearni koeficijent slabljenja x-zračenja (i γzračenja) brojno je jednak recipročnoj vrednosti one debljine sloja apsorbera koji smanjuje intenzitet upadnog snopa e puta. [1]

Kao što je već rečeno, linearni atenuacioni koeficijent zavisi od prirode supstance, njene gustine i talasne dužine x-zračenja. Kako gustina jedne iste supstance može biti veoma različita, u zavisnosti u kom agregatnom stanju se ta supstanca nalazi i pod kojim je pritiskom, za jednu vrstu supstance se ne može navesti jedan linearni atenuacioni koeficijent za x-zračenje određene talasne dužine. Zbog toga su uvedeni maseni koeficijenti slabljenja x-zračenja, kao odnos linearnog atenuacinog koeficijenta i gustine apsorbera. [1]

$$\mu_{\rm m} = \frac{\mu}{\rho} \tag{4.6}$$

Iz toga sledi da je izraz za slabljenje monoenergetskog snopa:

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_0 \cdot \mathbf{e}^{-(\mu/\rho) \cdot \rho \cdot \mathbf{x}} = \mathbf{I}_0 \cdot \mathbf{e}^{-\mu} \cdot \mathbf{e}^{-\mu} \mathbf{x}$$
(4.7)

4.1. HVL

U doslovnom prevodu HVL predstavlja debljinu medijuma koja oslabi upadni snop zračenja na 50% upadne vrednosti. HVL je vrlo pogodan parametar za utvrđivanje tvrdoće xzračenja odnosno njegovog kvaliteta. Zbog kontinualnog karaktera spektra zakočnog x-zračenja, u snopu su prisutni i zraci veoma malih energetskih vrednosti koji nemaju sposobnost penetracije kroz tkivo, čak i u vrlo tankom sloju. Nakon prolaska kroz filter (najčešće pločice Al) ostaje zračenje u velikoj meri pročišćeno od niskoenergetskog zračenja. Izlazni zraci su sada komponovani od zraka viših energija, te je za sledeću filtraciju na 50% upadne vrednosti potrebno koristiti deblji filter, odnosno HVL ima veću vrednost. Prema tome, merenjem HVL utvrđujemo da li su korišćeni x-zraci u skladu sa dijagnostičkim standardima. [4]

4.2. Linearni atenuacioni koeficijent u funkciji energije fotona

Rečeno je da se linearni atenuacioni koeficijent dobija kao proizvod broja atoma po jedinici zapremine posmatranog materijala i ukupnog efikasnog preseka σ za uklanjanje fotona iz snopa zračenja, odnosno [2]:

$$\mu = \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \tag{4.8}$$

Napomenuli smo da fotoni mogu biti uklonjeni iz snopa putem fotoefekta, Komptonovog efekta i stvaranjem parova. Iz toga sledi da bi se ukupan efikasni presek mogao dobiti kao zbir efikasnih preseka za pomenuta tri procesa. U tom slučaju se gornji izraz može napisati kao zbir tri linearna atenuaciona koeficijenta od kojih je svaki određen jednom od navedenih interakcija kao:

$$\mu = \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}_{fe} + \mathbf{n} \cdot \mathbf{Z} \cdot \boldsymbol{\sigma}_{Com} + \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}_{par} \tag{4.9}$$

Vrednosti efikasnih preseka za fotoefekat i stvaranje parova određeni su za atom, dok je efikasni presek za Komptonov efekat izračunat po jednom elektronu. Maseni atenuacioni koeficijent se dobija deobom gornje jednačine sa gustinom materijala kroz koji se zračenje prostire. [2]

Sva tri efikasna preseka na različit način zavise od energije i rednog broja materijala, pa samim tim daju različit doprinos ukupnom efikasnom preseku. Rekli smo da je efikasni presek za fotoelektrični efekat proporcionalan sa $Z^5E^{-7/2}$ ili Z^5E^{-1} , efikasni presek za Komptonov efekat je proporcionalan sa ZE^{-1} , dok je presek za stvaranje parova proporcionalan sa Z^2 lnE. Na slici 7 je prikazano kako se maseni atenuacioni koeficijenti za tri interakcije menjaju sa energijom, kao i kako ukupni maseni atenuacioni koeficijent zavisi od energije fotona. Može se videti da na niskim energijama dominira fotoelektrični efekat, da bi na srednjim energijama doprinos Komptonog efekta bio najveći. Kako efikasni presek za oba procesa opada sa porastom energije, sledi da će se i ukupni maseni atenuacioni koeficijent smanjivati sa porastom energije fotona. Od 1.022 MeV počinje stvaranje parova što na višim energijama dovodi do porasta ukupnog atenuacionog koeficijenta. Na visokim energijama doprinos fotoefekta i Komptonovog efekta je praktično zanemarljiv i jedini način putem kojeg se vrši atenuacija fotonskog zračenja je zapravo stvaranje parova. Maseni atenuacioni koeficijent ima minimum na energijama od nekoliko MeV, u zavisnosti od rednog broja materijala. Na toj energiji je prodorna moć zračenja maksimalna. [2]



Slika 7. – Totalni efikasni presek u zavisnosti od energije

Efikasni preseci za fotoefekat, Komptonov efekat i stvaranje parova na različite načine zavise od energije, ali i od rednog broja materijala što se može videti na slici 8. Na njoj je prikazan grafik na kome su orijentaciono prikazane oblasti energija i rednih brojeva materijala u kojima se može očekivati dominacija jednog od pomenutih načina putem kojih fotoni interaguju sa materijom.

Na niskim energijama (koje su nam od važnosti s obzirom da se koriste u radiodijagnostici) dominantan doprinos će imati fotoelektrični efekat. On će imati najveći udeo u atenuacijii fotonskog zračenja i na nešto višim energijama, reda veličine nekoliko stotina keV, ali

samo za materijale veoma visokog atomskog broja. Na visokim energijama, od nekoliko MeV i naviše, dominira stvaranje parova, dok na srednjim energijama najveći udeo u atenuaciji zračenja daje Komptonov efekat. Komptonov efekat će biti dominantan mehanizam atenuacije zračenja i na veoma niskim i visokim energijama, ali samo u slučaju kada su atenuatori jako niskog atomskog broja.



Slika 8. – Oblasti dominacije određenog efekta u zavisnosti od rednog broja asporbera i energije fotona

Meka tkiva čovekovog tela uglavnom su sačinjena od lakih elemenata - ugljenika, kiseonika, azota i vodonika što daje srednji redni broj mekih tkiva negde oko 7. Iz toga se može zaključiti da će dominantan način interakcije zračenja u veoma širokom intervalu fotonskih energija sa mekim tkivima biti upravo Komptonov efekat. [2]

5 Poluprovodnički detektori

Poluprovodnici su materijali koji u isto vreme mogu posedovati osobine i provodnika i izolatora. Razvoj poluprovodničke tehnike omogućio je da se konstruišu detektori od čvrstog materijala kod kojih bi prikupljanje naelektrisanja stvorenog zračenjem bilo jednako efikasno

kao i kod gasa, pri čemu bi primenjeno električno polje pokrenulo samo ono naelektrisanje stvoreno dejstvom zračenja. [2]

Prvi poluprovodnički detektori su počeli da se koriste krajem šezdesetih godina. Efikasnost detekcije poluprovodničkih detektora je znatno viša nego kod gasnih brojača, no njihova osnovna prednost se ogleda u tome da imaju veoma dobru energijsku rezoluciju. Sposobnost poluprovodničkih detektora da mogu razlikovati dve čestice veoma bliskih energija ih je učinila nenadmašnim u spektroskopiji. [2]

5.1. Osnovne osobine poluprovodnika

Poluprovodnici su materijali koji se po svojim provodnim karakteristikama nalaze između provodnika i izolatora. Tipični poluprovodnici, kao što su Ge i Si, u čistom stanju nalaze se u obliku čvrstih kristala, i na sobnoj temperaturi veoma slabo provode struju. Oba elementa su četvorovalentna, i u kristalnoj rešetci im sva četiri spoljašnja elektrona učestvuju u kovalentnim vezama sa okolnim atomima. Tek jedan na svakih 10⁹ elektrona na sobnoj temperaturi može da napusti vezu i slobodno se kreće između. Za njega kažemo da je iz valentne zone prešao u provodnu zonu. Ovakvi elektroni se mogu usmeravati električnim poljem i putem njih se ostvaruje provodnost. Potrebna energija da bi jedan elektron napusti kovalentnu vezu je oko 1 eV. Kada elektron napusti kovalentnu vezu, on ostavi za sobom prazninu, koja se naziva šupljina. Ova šupljina se može popuniti nekim sledećim kovalentno vezanim elektronom koji za sobom takođe ostavlja šupljinu. S obzirom da se ovaj proces može nastavljati, dolazi do pomeranja šupljine, kao efektivno pomeranje pozitivnog naelektrisanja. Ovo pomeranje se u nekom električnom polju vrši u suprotnom smeru od smera kretanja elektrona.

Provodna svojstva poluprovodnika se dramatično menjaju dodavanjem primesa u čiste poluprovodnike. Pretpostavimo da je u kristalnu rešetku umesto atoma Ge i Si ugrađen neki petovalentni atom (npr. fosfor (P) ili arsen (As)). Na ovaj način dobija se poluprovodnik n-tipa (slika 9). Sa slike vidimo da bi četiri elektrona atoma primese bila uključena u kovalentne veze sa susednim atomima Ge i Si, dok bi peti elektron bio slobodan od hemijskih veza. Peti elektron u kristalu poluprovodnika postaje slobodan ako mu se dovede energija od oko 0,01-0,05 eV u

zavisnosti da li se radi o Ge ili Si. Obično se kaže da ovi elektroni čine donorski nivo u prostoru između valentne i provodne zone. Donorski nivo se nalazi ispod provodne zone, pomeren za iznos od pomenutih 0,01-0,05 eV.



Slika 9. – poluprovodnik n-tipa

Ugrađivanjem trovalentnog elementa u kristalnu rešetku poluprovodnika dobija se poluprovodnik p-tipa (slika 10). Tada će jedna od četiri kovalentne veze ostati nepopunjena. To praktično znači da će svaki atom trovalentne primese u kristalnu rešetku Ge ili Si uneti po jednu šupljinu.



Slika 10. – Poluprovodnik p-tipa

Okolni elektroni se mogu pomerati da bi popunili tu šupljinu, čak i ako im je energija mnogo manja od energije potrebne da pređu u provodni nivo. Dovoljno je da elektron poseduje 0,01 eV u slučaju Ge ili 0,05 eV u slučaju Si da bi došlo do ovakvog kretanja. To efektivno dovodi do prostornog pomeranja naelektrisanja i provođenja struje, bez prelaza elektrona u provodni nivo. U interpretaciji koja se zasniva na zonskoj teoriji, kaže se da u ovom slučaju dolazi do stvaranja akceptorskog nivoa, neposredno iznad valentnog nivoa. [2]

5.2. P-N spoj, poluprovodnički detektor

Pri spajanju poluprovodnika p i n-tipa, elektroni iz n-tipa će difundovati ka poluprovodniku p-tipa da bi tamo popunjavali šupljine. Kao rezultat ovih difuzionih procesa, stvoriće se višak negativnog naelektrisanja u poluprovodniku p-tipa, dok će n-tip poluprovodnika usled odsustva elektrona biti pozitivno naelektrisan u oblasti blizu spoja. Ovaj proces difuzije elektrona će trajati onoliko dugo dok se na spoju ne stvori električno polje dovoljnog intenziteta da onemogući dalju preraspodelu naelektrisanja. Ovim putem se stvara kontaktni potencijal. Deo poluprovodnika oko spoja u kome se odvijaju difuzioni procesi naziva se oblast prostornog naelektrisanja (prikazano na slici 11).



Slika 11. – p-n spoj

Pošto u ovoj oblasti postoji električno polje, osobine ove oblasti su slične kondenzatoru (ili jonizacionoj komori), samo što je ovde prostor u kome vlada električno polje ispunjen poluprovodnikom a ne vazduhom. Kada bi neko zračenje, prolazeći kroz oblast prostornog naelektrisanja, vršilo jonizaciju – stvarali bi se elektroni i šupljine koje bi postojeće polje usmeravali na suprotne strane. Potrebno je samo da na krajevima ovog spoja postavimo elektrode da bi se ovako stvoreno naelektrisanje pokupilo.

Opisani p-n spoj je obična poluprovodnička dioda. Ako se na njene krajeve dovede napon, i to takav da se p-tip poluprovodnika prikopča na negativni, a n-tip na pozitivni potencijal dobićemo inverzno polarisanu diodu (slika 12), kojoj je znatno povećana oblast prostornog naelektrisanja. Električno polje je sada mnogo snažnije nego u slučaju kada potiče od samog kontaktnog potencijala, bez izvora napona. Ako kroz tu oblast prolazi jonizujuće zračenje, elektroni i šupljine koje tom prilikom nastaju će se efikasnije pokupiti.



Slika 12. – inverzno polarisana dioda

Dodatna prednost poluprovodničkih detektora se ogleda u tome što je za stvaranje jednog jonskog para u poluprovodniku potrebno znatno manje energije nego za stvaranje jonskog para u gasu ili nekom scintilatoru. To znači da će od dve identične čestice koje poseduju jednaku energiju, u slučaju da obe budu u potpunosti zaustavljene, čestica registrovana poluprovodničkim detektorom stvoriti znatno više jonskih parova nego čestica zaustavljena u gasu. Količina naelektrisanja koje stvori neka čestica zračenja (ili foton) prilikom svog potpunog zaustavljanja u aktivnoj zapremini detektora direktno je proporcionalna njenoj energiji. Neodređenost merenja energija čestica uglavnom potiče od mogućih fluktuacija u količini prikupljenog naelektrisanja prilikom detekcije. Ove fluktuacije, ili neodređenost sa kojom se dobija merena vrednost, su statističkog karaktera, i njihov je relativni doprinos utoliko manji ukoliko se radi o većim količinama naelektrisanja. To znači da od količine naelektrisanja koje se prikupi u detektoru zavisi sa kolikom će se tačnošću odrediti energija posmatrane čestice. Kako se prilikom detekcije zračenja u poluprovodničkom detektoru stvara više naelektrisanja nego u gasnom ili scintilacionom detektoru, vrednost energije koja je izmerena u poluprovodničkom detektoru biće najmanje podložna neodređenosti statističkog karaktera. To dovodi do toga da je energetska rezolucija poluprovodničkih detektora mnogo bolja nego kod bilo kojih drugih detektora. [2]

6 Doze jonizujućeg zračenja

Prvi korak u procesu detaljnijeg sagledavanja bioloških promena koje su nastale kao posledica zračenja, bilo bi uvođenje fizičkih veličina putem kojih bi se to dejstvo zračenja moglo kvalitativno i kvantitativno opisati. U tu svrhu uvedeni su pojmovi ekspozicione, aspsorbovane i ekvivalentne doze, kao i još nekolicine fizičkih veličina. Oblast koja se bavi mehanizmima pod kojim dolazi do predaje energije zračenja organskim materijalima, kao i načinima merenja i izračunavanja doze, naziva se dozimetrija. [2]

6.1. Ekspoziciona doza

Ekspoziciona doza jonizujućeg zračenja ili doza izlaganja je prva veličina koja je trebala kvantitativno da opiše efekte rendgenskog i gama zračenja. Definiše se kao odnos naelektrisanja ΔQ koje elektromagnetno zračenje proizvede u određenoj zapremini i mase Δm vazduha koja se u toj zapremini nalazi [2]:

$$X = \frac{\Delta Q}{\Delta m} \tag{6.1}$$

26

Jedinica ekspozicione doze je 1 C (kulon) po kg ozračenog vazduha. Ekspoziciona doza jonizujućeg zračenja od 1C/kg označava dozu izlaganja x ili gama zračenja pri kojoj ukupno naelektrisanje stvorenih jona istog znaka u ozračenom vazduhu mase 1 kg (pri normalnim atmosferskim uslovima) iznosi 1 C pri istoj gustini energetskog fluksa u celoj količini ozračenog vazduha. [5]

Vansistemska jedinica za ekspozicionu dozu, koja je ranije bila u upotrebi, je rendgen R

$$1 R = 2.58 \cdot 10^{-4} C/kg$$
 (6.2)

Jačina ekspozicione doze jonizujućeg zračenja (brzina ekspozicione doze) definiše se kao količnik ekspozicione doze i vremena ozračivanja:

$$\dot{X} = \frac{X}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta m \cdot \Delta t} \tag{6.3}$$

Jedinica za jačinu ekspozicione doze (koja se često naziva i brzina doze) je rendgen u sekundi $R \cdot s^{-1}$ ili kulon po kilogramu i satu $C \cdot kg^{-1} \cdot h^{-1}$. [2]

6.2. Apsorbovana doza

Osnovna dozimetrijska veličina koja se koristi u oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja je apsorbovana doza. Ekspoziciona doza, definisana kao odnos stvorenog naelektrisanja i mase ozračenog vazduha, pruža mogućnost relativno lakog merenja – potrebno je samo odrediti količinu naelektrisanja koju zračenje stvori u određenoj zapremini vazduha poznate mase. Ali, osnovni nedostatak ovako koncipirane veličine je da se hemijske i biološke promene na tkivima izloženim zračenju mnogo jednostavnije mogu dovesti u vezu sa energijom koju je zračenje ostavilo tkivu, nego sa količinom naelektrisanja koje zračenje prilikom svog prolaska kroz tkiva stvara.

Apsorbovana doza se definiše kao odnos energije ΔE koju zračenje preda određenoj zapremini sredine kroz koju se prostire i mase Δm sadržane u toj zapremini [2]:

$$D = \frac{\Delta E}{\Delta m} \tag{6.4}$$

SI jedinica za apsorbovanu dozu jonizujućeg zračenja naziva se grej Gy. Apsorbovana doza od 1 Gy označava apsorbovanu dozu jonizujućeg zračenja koja nastaje pri apsorpciji jonizujučeg zračenja stalne gustine energetskog fluksa čija je energija 1 J u masi od 1 kg. [5]

$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$$
 (6.5)

U praksu je ušla i 100 puta manja jedinica koja se naziva rad. Dakle, 1Gy = 100 rad, i obrnuto 1 rad = 0,01 Gy. [2]

Ukupna energija jonizujućeg zračenja apsorbovana od celokupnog ozračenog materijala mase m_i ili integralna apsorbovana doza D_i izražava se u jedinicama energije (J), a data je relacijom:

$$\mathbf{D}_{\mathbf{i}} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{D} \tag{6.6}$$

Poznato je da biološki efekti jonizujućeg zračenja neće zavisiti samo od veličine doze već i od vremena ozračivanja. Vreme ozračivanja uvek treba imati u vidu u slučajevima procene ozračenosti profesionalno izloženih lica i pacijenta jer nije svejedno da li se oni ozračuju u kraćem ili dužem vremenskom intervalu. [5] Iz tog razloga je uvedena veličina jačina apsorbovane doze zračenja koja prikazuje dozu u jedinici vremena izraženu relacijom:

$$\dot{D} = \frac{D}{\Delta t} = \frac{\Delta E}{\Delta m \cdot \Delta t} \tag{6.7}$$

Jedinica za jačinu apsorbovanu doze je Gy/s. [5][2]

6.3. Linearni transfer energije (LET)

LET je ona količina energije koju čestica preda medijumu prelazeću jedinični put kroz isti. Proporcionalna je kvadratu naelektrisanja čestice i obrnuto proporcionalna njenoj kinetičkoj energiji:

$$\text{LET} \sim q^2/\text{Ek} \tag{6.8}$$

Otuda proizilazi da spore, kao i višestruko naelektrisane čestice (α čestice) ostvaruju daleko veći linearni transfer energije. Jedinica za LET je KeV/ μ m. Za protone i α čestice dostiže

vrednosti od 3 KeV/µm – 20 KeV/µm, dok za fotone, elektrone i pozitrone iznosi 0,2 KeV/µm – 3 KeV/µm. Čestice koje dosežu visoke vrednosti LET čine veću biološku štetu organizmu jer deponuju energiju u maloj zampremini, te je "gustina" destrukcije tkiva veća, što za posledicu ima smanjenu verovatnoću regeneracije. [4]

6.4. Ekvivalent doze

Apsorbovana doza D nije sama po sebi dovoljna da bi se njom mogla definisati učestalost ili verovatnoća nastajanja štetnih efekata nastalih usled izlaganja jonizujućem zračenju pod nespecifičnim uslovima. Zbog toga se smatralo da bi u oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja bilo potrebno uvesti novu radijacionu veličinu koja bi opisivala uslove nastajanja štetnih efekata usled ozračivanja, a posebno kasnih stohastičkih efekata.

Veličina ekvivalent doze predstavlja prozvod apsorbovane doze zračenja D, faktora kvaliteta Q i proizvoda svih drugih modifikujućih faktora N [5]:

$$\mathbf{H} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{N} \tag{6.9}$$

Na predlog Komisije za zaštitu od zračenja, veličini N je pripisana jedinična vrednost (N=1), dok faktor kvaliteta zavisi od posmatrane vrste zračenja. Preporučene vrednosti za faktor kvaliteta Q za razne vrste zračenja date su u Tabeli 1:

Vrsta zračenja	Faktor kvaliteta Q		
Rendgensko, gama, beta	1		
Termalni neutron	5		
Neutroni i protoni	20		
Alfa čestica	20		
Teška jezgra	20		

Tabela 1. – faktori kvaliteta za različite vrste zračenja

Jedinica za ekvivalent doze je sivert Sv, (1 Sv = 1 J/kg). Kako je faktor kvaliteta bezdimenzionalna veličina, jedinica za ekvivalent doze je zapravo J/kg, kao i za apsorbovanu dozu. U upotrebi je i sto puta manja jedinica koja se naziva rem. Dakle, 1 Sv = 100 rem ili 1 rem = 0,01 Sv. [5][2]

6.5. Efektivna doza i težinski faktor tkiva (E, W_T)

Odnos verovatnoće nastajanja stohastičkih efekata zračenja i ekvivalentne doze zračenja zavisi od organa ili tkiva koje se izlaže zračenju. Pri tome je neophodno poznavanje ekvivalentnih doza u pojedinim organima ili tkivima T kojima se pridružuju odgovarajući težinski faktori tkiva W_T. Zbir svih težinskih faktora je jedinica iz čega sledi da pri računanju efektivne doze za celo telo uzimamo da je težinski faktor jednak jedinici.

Efektivna doza E predstavlja zbir proizvoda svih ekvivalentnih doza tkiva ili organa H_T i odgovarajućih težinskih faktora tkiva W_T :

$$\mathbf{E} = \Sigma_{\mathrm{T}} \mathbf{W}_{\mathrm{T}} \cdot \mathbf{H}_{\mathrm{T}} \tag{6.10}$$

gde je

W_T - težinski faktor tkiva ili organa T

H_T – ekvivalentna doza za tkivo ili organ T

Ukoliko se u gornju relaciju uvede izraz za ekvivalentnu dozu dobija se relacija:

$$\mathbf{E} = \Sigma_{\mathbf{R}} \mathbf{W}_{\mathbf{R}} \cdot \Sigma_{\mathbf{T}} \mathbf{W}_{\mathbf{T}} \cdot \mathbf{D}_{\mathbf{T},\mathbf{R}}$$
(6.11)

gde je

D_{T,R} srednja apsorbovana doza u tkivu ili organu T nastala od zračenja R.

Obe navedene relacije se odnose na ozračivanje tkiva ili organa spoljašnjim, odnosno unutrašnjim izvorima jonizujućih zračenja. Predložene vrednosti težinskih faktora tkiva W_T date su u tabeli 2:

Tkivo ili organ T	Težinski faktor tkiva W _T
Gonade	0,20
Crvena kostna srž	0,12
Debelo crevo	0,12
Pluća	0,12
Želudac	0,12
Bešika	0,05
Dojka	0,05
Jetra	0,05
Jednjak	0,05
Tireoideja	0,05
Koža	0,01
Površina kostiju	0,01
Ostalo	0,05

Tabela 2. –	Težinski	faktori	tkiva	W_{T}	
-------------	----------	---------	-------	---------	--

Jedinica za ekvivalent doze je sivert Sv (1 Sv = 1 J/kg). [5]

6.6. Kerma

U Međunarodnom sistemu jedinica SI radijaciona veličina ekspozicija zamenjena je veličinom "kerma u vazduhu" (air kerma). Naziv KERMA je akronim od *Kinetic Energy Released per unit Mass* (kinetička energija koja se oslobodi po jedinici mase). Kako x-zraci spadaju u indirektno jonizujuće zračenje, njihova interakcija sa tkivom koja vodi deponovanju energije može se podeliti u dve sekvencijalne faze. U prvoj, deo energije upadnog zračenja pretvara se u kinetičku energiju elektrona, koji nastaju u interakciji zračenja i medijuma. Kada se ova količina energije podeli sa masom medijuma dobija se KERMA. [5][4]

Kerma je određena relacijom:

$$K = \frac{dEtr}{dm}$$
(6.12)

i predstavlja količnik zbira svih početnih kinetičkih energija jonizujućih čestica oslobođenih sekundarno jonizujućim naelektrisanim česticama d E_{tr} u materijalu mase m.

Jedinica za kermu je grej Gy (1Gy = 1 J/kg).

Ova veličina se posebno koristi u oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja, i to u slučaju kada se posmatra rendgensko zračenje, odnosno kada se koriste podaci za proračun izloženosti profesionalno izloženih lica i pacijenata u rendgen-dijagnostici. Kerma ima istu vrednost kao i apsorbovana doza u vazduhu i koristi se za opisivanje polja zračenja u prisustvi ili odsustvu pacijenta. U oblasti rendgeno-dijagnostike kerma u mekom tkivu je približno jednaka kermi u vazduhu (razlika je manje jednaka 10% i zavisi od energije fotona), tako da se pri proračunima u zaštiti od zračenja mogu izjednačiti.

Jačina kerme se izražava sledećom relacijom:

$$\dot{K} = \frac{dK}{dt} \tag{6.13}$$

gde dK predstavlja promenu kerme u vremeskom intervalu dt. Jedinica za jačinu kerme je Gy/s.

U oblasti zaštite od zračenja je najčešće se koristi kerma definisana u odnosu na vazduh, odnosno jačina kerme u vazduhu. [5]

6.7. Cema

U drugoj fazi slobodni i brzi elektroni nastali u prvoj fazi interakcije, interaguju sa medijumom deponujući u isti određenu količinu energije. Kada se ova energija obračuna po jedinici mase, izražava se takođe jedinicom Gy, ali ima drugačiji smisao od kerme. [4]

7 Barakuda (Barracuda) detektorski sistem

Za potrebe ovog rada koristili smo Barakuda detektorski sistem i detektor R-100B, švedske kompanije RTI Electronics. Glavni delovi tipičnog Barrakuda sistema su:

- Kabinet, koji sadrži jedan ili više modula;
- Multi-Purpose Detector, tzv. MPD, koji meri cevni napon, ekspoziciono vreme, dozu i brzinu doze;
- Ručni kompjuter sa QA Browser softverom i/ili PC sa oRTIgo softverom (nova verzija je Ocean softver);
- R-100B detektor pomoću kojeg smo vršili merenje i biće detaljnije opisan.

Kabinet je glavni deo Barakude na koji se svi detektori priključuju. Kabinet može biti različito konfigurisan u zavisnosti od potrebe korisnika. Konektori, prekidači, i indikatori su locirani na kabinetu i sadržanim modulima. Prednja i zadnja strana kabineta su prikazane na slici 13:



Slika 13. – prednja i zadnja strana Barakuda kabineta

Na pozadini kabineta nalaze se dva priključka EMM-BiasW i MPM. Za potrebe ovog merenja koristili smo EMM-BiasW. To je jednokanalni elektrometar i predstavlja modul na koji priključujemo R-100B detektor. MPM modul se koristi za priključivanje MPD detektora i u ovim merenjima nije korišćen.

Serijski interfejs je RS-232 interfejs i koristi se da poveže kabinet sa H/PC-om ili sa PC računarom. Brzina prebacivanja podataka je 57,6 kbit/s kada se koristi H/PC, a 115 kbit/s kada se koristi PC.

USB interfejs koristi se da poveže Barakudu sa PC-om pri pokrenutom QA oRTIgo-u. USB konektor se ne može koristiti kod H/PC-a, već se u tom slučaju Barakuda povezuje putem Bluetooth veze. [6]

7.1. R-100B detektor

R-100B detektor je specijalno dizajniran za merenje niskih doza. Detektor je mali da bi minimizirao interferenciju sa automatskom ekspozicionom kontrolom (AEC-om) rendgenskih sistema. Veličina detektora je 20x45x7,4 mm od čega je 10x10 mm aktivne površine. Čak i za vrlo tvrde zrake R-100B poseduje zavisnost od apsolutne energije. Njegova senzitivnost je 55 μ C/Gy. S obzirom da je "solid state" detektor nema potrebe za korigovanjem temperature i pritiska, kao ni za prednaponom. Izgled detektora možemo videti na slici 14:



Slika 14. - R-100B detektor

R-100B radi sa svim tipovima elektrometarskih modula dostupnih na Barakudi. Najbolji performans se postiže sa EMM-BiasW. Kada se koristi zajedno sa ovim elektrometarskim modulom, R-100B može detektovati ekstremno niske doze zračenja. Može meriti jačine doze od
0,1 nGy do 150 kGy, i brzine doze od 1 nGy do 76 mGy/s. S obzirom da može izmeriti brzine doze niže od 1nGy/s (0,4 mR/h) može se koristiti i za merenje rasejanog i curećeg zračenja. [6]

7.2. oRTIgo software

oRTIgo je profesionalna platforma za kontrolu kvaliteta, osiguranje kvaliteta, i servis rendgen aparata. Softver sadrži dodatke za izvođenje testova koji se baziraju na merenju pomoću Barakude ili Pirane. Poseduje automatski transfer podataka sa instrumenta, a takođe i kontrolu svih funkcija merača. Merenja se lako ponavljaju i rezultati se vrlo brzo upoređuju sa prethodnim merenjima. Dizajniran je da radi u Windows okruženju.

Njegova najveća prednost ogleda se u obimnoj bazi predefinisanih procedura za određenu vrstu merenja. Kriterijumi i standardi koji su na taj način implementirani u softver predstavljaju ključni alat za standardizovano izvođenje testova kao i tumačenje rezultata istih.

oRTIgo softver se sastoji iz tri glavna dela:

- Test i pregled rezultata
- Merenje u realnom vremenu
- Postavka

Detalji softvera su obrađeni u korisničkom uputstvu koje se dobija uz Barakudu. Najvažnija sekcija u okviru koje se obavlja veći deo stvarnog posla je Test i pregled rezultata. U ovoj sekciji vrši se izbor ustanove u kojoj je merenje vršeno, radna soba kao i odgovarajuća cev za zračenje.

Unose se sledeći podaci:

- Podaci o ustanovi
- Podaci o radnoj sobi
- Podaci o rendgenskoj cevi
- Podaci o test sesiji
- Obrasci koji se koriste prilikom izvođenja testa
- Potrebna učestalost sprovođenja testa

Iz ove sekcije se takođe vrši štampanje ili izvoz rezultata merenja.

Izborom obrasca merenja zadajemo parametre za test. Postoje predefinisani parametri ali takođe i mogućnost korisničke informacije. One ne utiču na rezultat merenja ali se navode na vrhu izveštaja.

Predefinisani parametri su:

- Dozvoljene granice
- Podaci za izračunavanje doze i brzine doze
- Izbor radiografskog ili fluoroskopskog režima
- Set vrednosti generatora koje važe za sve ekspozicije
- Podaci koje je definisao korisnik

U osnovi svi testovi funkcionišu na isti način. Međutim postoji bitna razlika u radiografskom i fluoroskopskom režimu. Kod radiografskog režima, rezultat merenja se automatski transferuje sa merača na PC pri prestanku signala. Mereni signal kod fluoroskopske metode je kontinualan. Merač transferuje novu vrednost programu na svakih dve do tri sekunde. Stoga korisnik mora, kada je signal stabilan, da "uhvati" vrednost. [4][11]

8 Kontrola kvaliteta kao deo programa zaštite od zračenja

Kontrola kvaliteta jeste set procedura i uslova, koji ima za zadatak da obezbedi:

- Konzistentan i optimilan kvalitet rendgenskih snimaka;
- Bezbedno radno okruženje, kako za osoblje tako i za pacijente;
- Usklađenost procedura i opreme sa propisanom zakonskom regulativom, kao i pravilima; domaćih i međunarodnih asocijacija iz te oblasti.

Ostvarivanje kvaliteta počinje pravilnim izborom opreme. Medicinski fizičari su edukovani u tehničkom, kliničkom i administrativnom smislu da pravilno procene potrebe i mogućnosti medicinske ustanove pre nabavke opreme. Oprema mora biti odgovarajuća kako u pogledu kvaliteta dijagnostičke slike i cene, tako i prema pacijentu i medicinskoj ustanovi. Pre

nabavke opreme medicinski fizičari su dužni da formiraju specifikaciju potrebnih performansi i osmisle detaljne testove prihvatljivosti, koji će biti izvedeni nakon instaliranja nove opreme. Specifikacija zahtevanih performansi mora biti usklađena sa potrebama i mogućnostima medicinske ustanove. Tu se misli pre svega na vrstu dijagnostičkih ispitivanja koja se sprovede u ustanovi, ali i na tehničke mogućnosti koje obezbeđuje prostorija u kojoj će oprema biti smeštena. Nakon uspešne instalacije i testova prihvatljivosti, potrebno je osmisliti kontinuirani monitoring iste kako bi se osigurale pouzdane performance. Osnov kontrole kvaliteta jesu periodične evaluacione procedure. Svrha takve kontrole jeste otkrivanje promena u načinu funkcionisanju opreme, koje mogu uzrokovati kliničku degradaciju snimaka ili, sa druge strane, neprihvatljivo povećanje primljene doze zračenja.

Učestalost testa kontrole kvaliteta zavisi od mnogih faktora, od kojih su neki:

- Inherentna osetljivost procesa ili dela opreme;
- Starost i frekvencija upotrebe opreme;
- Važnost pojedinog elementa u kliničkom procesu i dijagnostike.

Ako je proces posebno osetljiv i podložan promenama pod uticajem okoline ili učestalosti korišćenja, potrebno je odgovarajuće testove izvoditi češće. Ovo posebno važi za stariju opremu, koja je po pravilu manje pouzdana i nestabilna. Takođe, element koji je najkritičniji u procesu formiranje slike, ili najviše afektira apsorbovanu dozu, treba pratiti učestalim korišćenjem testova.

Na kraju, neophodno je da sve procedure kontrole kvaliteta, zajedno sa njihovim rezultatima i korekcionim akcijama, budu dokumentovane. Ova informacija je od ključne važnosti za rešavanje hroničnih problema. Poređenje novih rezultata sa prethodnim je najbolji način za detektovanje bilo kakve promene u radu opreme ili procedura. [4][3]

8.1. NCRP 145

NCRP je akronim od engleskog naziva za američki nacionalni savet za zaštitu od zračenja i merenje (National Council for Radiation Protection and Measuerements). Izveštaj pod rednim brojem 145 nam daje preporuke za upotrebu x-zračenja u stomatološkoj praksi,

uključujući savete za projektovanje zaštitnih barijera. U protokolu možemo naći i detaljno opisane preporuke u vezi kontrole kvaliteta stomatološke rendgenske opreme, jer bez iste projekat zaštite od zračenja ne bi bio kompletan.

Svrha zaštite od zračenja jeste limitiranje izloženosti od zračenja profesionalno izloženih lica i civilnih lica na prihvatljiv nivo. Dizajn ordinacije, opreme, i procedure koje minimiziraju izloženost pacijenta će takođe redukovati ekspoziciju operatera i javnosti. Dodatna merenja, ipak, moraju biti izvršena od strane regulatornih organa da bi se utvrdilo da doze koje prime operateri i javnost se nalaze unutar dozvoljenih granica. Doze treba da budu najniže moguće, imajući u vidu ekonomske i socijalne faktore (ALARA princip) (NCRP, 1990.). Stoga, cilj ovog izveštaja jeste eliminacija nepotrebne radijacione izloženosti pacijenta i obezbeđivanje takvih uslova koji neće dovesti da doze koje prime osoblje i javnost pređu preporučene limite i koje će biti u skladu sa ALARA principom. [7]

8.1.1. Osnovni principi zaštite od zračenja

Biološki efekti jonizujućeg zračenja se dele u dve grupe: deterministički i stohastički efekti. Deterministički efekti se ispoljavaju kod svih pojedinaca koji su primili visoke doze zračenja. Primeri ovih efekata jesu akutna radijaciona bolest, katarkta i epilacija. Njihova jačina je proporcionalna dozi, podrazumevajući postojanje praga doze ispod koje ne dolazi do ispoljavanja efekata. Stohastički efekti, kao što je rak, su "sve ili ništa" efekti. To znači da će radijacija dovesti do raka ili neće; njihova jačina ne zavisi od doze. Verovatnoća ispoljavanja efekata je proporcionalna dozi i prag doze ne postoji. Osnovni cilj radijacione zaštite je prevencija determinističkih efekata i smanjenje verovatnoće stohastičkih efekata na prihvatljiv nivo podrazumevajući benefit izlaganja zračenju (NCRP, 1993.).

Postizanje ovog cilja zahteva dve povezane aktivnosti:

- 1) Napori da se obezbedi da nijedan pojedinac ne primi dozu veću od preporučene granice
- 2) Napori da se obezbedi da su doze u skladu sa ALARA principom

U većini slučajeva, ALARA princip predstavlja jednostavan nastavak dobrog programa radijacione zaštite i prakse koja je tradicionalno efektivna u održavanju doza ispod limita. Na

merenja se primenjuju analize cene u odnosu na benefit da bi se postigli ciljevi ALARA principa. Za svaki izvor ili tip radijacionog izlaganja, određeno je da li benefiti nadmašuju cenu. Često se cena i benefiti navode u različitim jedinicama. Pa se tako cena navodi u jedinicama štetnih bioloških efekata ili ekonomskog troška, dok se benefiti mogu navoditi u jedinicama otkrivenih bolesti i spašenih života. Tri principa obezbeđuju osnovu svih akcija koje se preduzimaju u cilju radijacione zaštite. Oni su:

- 1. Opravdanje: Benefit radijacionog izlaganja mora biti veći od bilo kakvog pratećeg rizika.
- Optimizacija: Ukupna ekpozicija mora biti najniža moguća, uključujući ekonomske i socijalne faktore (ALARA princip).
- Limitiranje doze: limiti za doze se primenjuju na svakog pojedinca da bismo osigurali da niko neće biti izložen dozi neprihvatljivog visokog rizika.

Sva ova tri principa se primenjuju radi procene profesionalne i javne ekspozicije. Prva dva se odnose na izlaganje pacijenta. Ipak, ne postoji utvrđena granica doze za dijagnostička i terapeutska eksponiranja. Primarni predmet jeste obezbediti da zdravstveni benefit nadmaši rizik kome se pacijent izlaže.

NCRP je utvrdio preporučene granice doza za profesionalno i javno izlaganje (Tabela 3) (NCRP, 1993.). Limiti su postavljeni ispod procenjenog praga za determinističke efekte. S obzirom da prag doze za stohastičke efekte ne postoji, limiti za doze su ustanovljeni tako da verovatnoća za stohastički efekat ne prelazi verovatnoću rizika za povrede u drugim profesijama koje se u opštem slučaju smatraju bezbednim. [7]

Osnova	Dozni limit
	Za profesionalno izloženo osoblje
Stohastički efekti	50 mSv godišnja efektivna doza
	10 mSv x godine kumulativna efektivna doza
	150 mSv godišnja ekvivalentna doza za očno
Deterministički efekti	sočivo
	500 mSv godišnja ekvivalentna doza za kožu,
	šake i stopala
	Za javnost
	1 mSv godišnja efektivna doza za konstantno
Stohastički efekti	ili često izlaganje
	5 mSv godišnja efektivna doza za retko
	izlaganje
	15 mSv godišnja ekvivalentna doza za očno
Deterministički efekti	sočivo
	50 mSv godišnja ekvivalentna doza za kožu,
	šake i stopala
	0,5 mSv mesečna ekvivalentna doza koja je
Embrion i fetus	posledica profesionalnog izlaganja majke od
	trenutka kada je ustanovljena trudnoća

Tabela 3. – preporučeni dozni limiti

8.1.2. Dozni limiti

Američki nacionalni savet je preporučio godišnje i kumulativne dozne limite za pojedince koji se profesionalno izlažu jonizujućem zračenju, kao i godišnje dozne limite za javnost iz veštačkih izvora radijacije. Ove doze se ne primenjuju u dijagnostici ili terapiji pacijenta u zdravstvenoj ustanovi. Kumulativni limit za profesionalno izložena lica je strožiji nego godišnji limit. Npr., osoba koja od 18. godine prima godišnju dozu od 50 mSv će za četiri godine primiti 200 mSv, približavajući se limitu od 220 mSv u 22. godini. Sa ove tačke gledišta, profesionalno izlaganje tog pojedinca mora biti ograničeno kumulativnim, a ne godišnjim limitom. To znači da doza koju primi ova osoba mora biti ograničena na 10 mSv po godini, sa maksimalnom dozom od 50 mSv u bilo kojoj godini. Profesionalna izložena lica su u obavezi da nose dozimetre pri profesionalnom izlaganju zračenju i dužnosti svakog pojedinca koji se približi godišnjoj ili kumulativnoj dozi se menjaju tako da limiti ne budu prekoračeni. S obzirom da članovi javnosti ne nose dozimetre, postrojenja su tako dizajnirana, rukovođena i nadgledana da nijedan pojedinac ne može primiti dozu koja prevazilazi preporučen limit.

Podaci koji su objavljeni ukazuju da srednja profesionalna izlaganja u stomatologiji predstavljaju obično samo mali deo limita i manja su nego kod profesionalno izloženih lica u drugim zdravstvenim oblastima (Tabela 4). Razumno je pretpostaviti da nijedan član stomatološkog osoblja neće primiti veću dozu od doznog limita, sem ukoliko postoje problemi u dizajnu postrojenja, radu opreme, ili operativne procedure.

	Number o	of Workers	Mean Annual Whole-Body Dose		
Occupational Subgroup			(п	aSv)	
10	Total ^b	Exposed ^c	Total ^b	Exposed	
Hospital	126,000	86,000	1.4	2.0	
Medical offices	155,000	87,000	1.0	1.8	
Dental	259,000	82,000	0.2	0.7	
Podiatry	8,000	3,000	0.1	0.3	
Chiropractic	15,000	6,000	0.3	0.8	
Veterinary	21,000	12,000	0.6	1.1	
Total	584,000	276,000	0.7	1.5	

Tabela 4. – srednja profesionalna izlaganja po zdravstvenim profesijama

Nijedan profesionalno izložen pojedinac ne sme primiti efektivnu dozu veću od 50 mSv u jednoj godini. Vrednost efektivne doze koju profesionalno izložena osoba primi tokom svog radnog staža, mora biti ograničena dozom od 10 mSv puta broj godina života te osobe.

Efektivna doza za stanovništvo, odnosno javnost, koje je kontinualno ili učestalo izloženo zračenju ne sme preći 1 mSv (isključujući doze koje potiču od prirodnih izvora zračenja ili medicinskog tretmana). Stanovništvo koje je retko izloženo zračenju ne sme primiti veću dozu od 5 mSv u bilo kojoj godini.

Dizajn stomatoloških postrojenja, rad rendgenske opreme i operativne procedure moraju biti takve da nijedan pojedinac ne primi veću dozu od preporučene. [7]

8.2. Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti

("Sl. Glasnik RS", br. 61/2011)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuju:

- 1. Bliži uslovi koje mora da ispunjava pravno lice, odnosno preduzetnik za obavljanje radijacione delatnosti;
- Vrsta i stepen stručne spreme lica odgovornog za zaštitu od jonizujućeg zračenja, radno iskustvo u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja i dopunska osposobljenost i obučenost u zavisnosti od radijacione delatnosti;
- Stepen stručne spreme, osposobljenost za rad i sprovođenja mere zaštite od jonizujućih zračenja i zdravstveni uslovi profesionalno izloženih lica;
- Dokumentacija koju je pravno lice, odnosno preduzetnik dužan da priloži uz zahtev za dobijanje dozvole za promet izvora jonizujućih zračenja.

Uslovi o načinu korišćenja i merama zaštite za rendgen aparate u stomatologiji dati su u prilogu. [8]

8.3. Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini

("Sl. glasnik RS", br. 1/2012)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom se propisuju:

- Uslovi za obavljanje radijacione delatnosti, odnosno nuklearne aktivnosti u medicini, kao i način zaštite pacijenata prilikom medicinskog izlaganja radi sprovođenja dijagnostičkog ili terapijskog postupka;
- 2. Vrste i način merenja za procenu nivoa medicinskog izlaganja jonizujućim zračenjima.

Član 23

Medicinsko izlaganje u radioterapiji i dijagnostičkoj i terapijskoj nuklearnoj medicini odvija se uz obavezno učešće stručnjaka iz oblasti fizike primenjene u medicini.

Za ostala medicinska izlaganja (u koje spada i stomatološka dijagnostika) nosilac licence je obavezan da uključi stručnjake iz oblasti fizike ako je potrebno, radi konsultacija u vezi sa optimizacijom, uključujući i dozimetriju pacijenta i osiguranje kvaliteta sa kontrolom kvaliteta i takođe da bi po potrebi savetovao u vezi sa pitanjima zaštite od zračenja usled medicinskog izlaganja.

Uslovi za obavljanje radijacione delatnosti u stomatologiji i način zaštite pacijenata dat je u prilogu. [9]

9 Testovi kontrole kvaliteta i prezentacija rezultata

oRTIgo ima velik broj predefinisanih standardnih templata. Ne može se menjati ono što je izmereno ili izračunato u ovim templatima. Ipak, može se definisati generator, vrednosti merača, kao i mnogi drugi parametri koji kontrolišu način na koji se test izvodi. Standardni templati se dele na tri glavne grupe [11]:

- Osnovni
- AEC (Automatic Exposure Control)
- Specijalni

S obzirom da je u svrhu ovog merenja korišten detektor R-100B, biće opisani isključivo testovi gde je R-100B zahtevani detektor kao i rezultati tih merenja.

Merenja u cilju kontrole kvaliteta izvršena su u stomatološkoj ordinaciji "NS Dental Studio", Zorana Radmilovića 10, Novi Sad. Kao test mašina korišten je Satelec[®] rendgen aparat "X-MIND AC" koji je u aktivnoj upotrebi. Sva merenja su obavljena pri standardnim uslovima pritiska i temperature (P=101,2 kPa i T=20°C). Za svaki tip merenja odabran je odgovarajući obrazac iz baze postavki softvera "oRTIgo".

9.1. Osnovni testovi

9.1.1. Poludebljina slabljenja snopa (Half Value Layer)

Ovaj test se koristi za proveru vrednosti poludebljine slabljenja snopa na svim vrstama rendgenskih sistema. Kao što smo već spomenuli, HVL predstavlja debljinu nekog materijala (najčešće aluminijuma) koja atenuira zračenje na polovinu njegove vrednosti, bez prisustva atenuacionog materijala. U mogućnosti smo da kreiramo HVL templat gde koristimo ekspozicije ili brzinu doze da bismo procenili HVL. Neophodno je specifikovati tačnu vrednost kVp-a u izboru obrasca, kao što se vidi na slici 15 (70 kVp). Ova vrednost se koristi kada se procenjuje totalna filtracija, kao i za korekciju energije.

rm Al v	
nm Al 🔹	
rm Al v D	
rm Al 🔹	
nm Al v	
2	
2	
2	
	*
	100
	×
	2000

Slika 15. – Obrazac merenja HVL-a

Najmanje jedna ekspozicija mora biti izvršena sa 0 mm dodatne filtracije. Na taj način se proverava stabilnost napona. Takođe, najmanje jedna ekspozicija mora biti blizu 50% vrednosti. Al filteri se postavljaju redom i nakon dodavanja svakog pojedinačnog filtera vrši se merenje.

• P Half Value Layer exp. # 8 Fiter (mm Al):	An exposure must be taken without test filter.
Comment: Measured exp mR:	Ready
- R 🗇 🖼 🖬 📲	Ø
R100B (W/3 mm Al)	
🖈 Prepare m	eter for exposure X Stop measuring

Slika 16. - Ekspozicioni prozor (Exposure Window) za merenje HVL-a

Čim je merena doza manja od polovine početne, HVL se računa. Ono što softver radi tokom merenja korespondira postupku crtanja logoritamskog grafika doze i debljine filtracije. Nakon završetka merenja softver vrši ekstrapolaciju rezultata određujući koliku filtraciju treba još dodati da bi se doza smanjila na polovinu početne. Zbirna filtracija koja je smanjila intenzitet na polovinu početne vrednosti predstavlja HVL. HVL se računa pomoću sledeće formule:

$$HVL = (T_b \cdot \ln(2 \cdot E_a/E_0) - T_a \cdot \ln(2 \cdot E_b/E_0)) / \ln(E_a/E_b)$$
(9.1)

gde je:

ln = prirodni logaritam

- E_0 = direktna ekspozicija bez filtracije
- $E_a = očitana ekspozicija iznad 50\%$
- E_b = očitana ekspozicija ispod 50%
- T_a = filtracija korištena kada je merenje E_a izvršeno
- T_b = filtracija korištena kada je mernje E_b izvršeno

Kriterijum prihvatanja/neprihvatanja se može podesiti u *Regulations – HVL limits* prozoru. [11][4]

#	Filtration (mm Al)	Comment	Meas mR	Ratio (%)
1	0,000		53,85	100,00
2	0,500		45,72	84,91
3	1,000		39,61	73,55
4	1,500		34,78	64,59
5	2,000		31,14	57,83
6	2,500		27,13	50,39
7	3 000		24.52	45 54

Slika 17. – Izgled templata i rezultati merenja



Slika 18. – Grafik zavisnosti i rezultat testa

Kao što vidimo test je prošao, za HVL je dobijena vrednost od 2,54 mm Al, dok totalna filtracija iznosi 2,8 mm Al.

9.1.2. Linearnost

Ovaj test se koristi za proveru linearnosti rendgenskih sistema i može biti podešen za proveru najvećih/najmanjih mGy/mAs. Veoma važan aspekt pouzdanosti cevi je njena sposobnost da se primljena doza sa promenom mAs-a menja linearno, pod uslovom da se kVp i udaljenost izvora i detektora slike ne menjaju. Može se specifikovati granica maksimalne prihvatljivosti za ovu proveru. Kao što se vidi na slici 19, mi smo podesili tu vrednost na 30 mR/mAs.

Test setup Comments			
You can add to this list in Setup) (some valu	es may be read-only)		-
Item	Value		-
Set kVp	70		
Target/filter	W/3 mm Al	~	
Generator mode	mA/time mode	14	1
For mA/time mode compute mAs using	Measured time	×	
Measure exposure time	Yes	1	
Dose: Source chamber distance (cm)	40,0		
Dose: Normalize exposure to a distance	Yes	~	
Dose: Normalize to distance of (cm)	40,0		
Beam correction factor (1.0 for normal)	1,000		
Meter: Total filtration	Use tube data	*	
Meter: Temperature (°C) for ion chamber	20,0		
Meter: Pressure (kPa) for ion chamber	101,2		
Check highest/lowest mR/mAs	Yes	~	
Maximum difference between lowest and high	nest mR/n 30		
Check adjacent stations	Yes	~	
Maximum difference between adjacent statio	n mR/mA: 10		

Slika 19. – Obrazac merenja linearnosti

Vrednosti izmerenih doza se stiču automatski posle svake ekspozicije i program sam priprema merač za sledeću ekspoziciju. [11][4]

Kao što je rečeno, testiranje linearnosti služi proceni konzistentnosti ekspozicije/mAs i prihvatljive vrednosti koeficijenta linearnosti su ispod 0,1. Linearnost se računa prema formuli [4]:

$$\mathbf{L}_{1-2} = \left| X_1 - X_2 \right| / X_1 + X_2 \tag{9.2}$$

#	Set mA	Focal spot	Set time (ms)	Comment	Meas time (ms)	Meas mR	mR/mAs	Analysis comment
1	8,000	Medium	500,0		504,5	89,92	22,28	
2	8,000	Medium	400,0		324,6	63,32	24,38	
3	8,000	Medium	400,0		324,6	63,22	24,34	
4	8,000	Medium	500,0		424,9	80,59	23,71	
5	8,000	Medium	500,0		444,6	81,17	22,82	
6	8,000	Medium	400,0		384,1	70,00	22,78	
7	8,000	Medium	320,0		284,2	52,71	23,18	
8	8,000	Medium	320,0		304,4	55,71	22,88	
9	8,000	Medium	320,0		324,1	59,14	22,81	

Slika 20. – Izgled templata i rezultati merenja



Slika 21. – Grafik zavisnosti i rezultat testa

Test je prošao, za srednji odnos mR/mAs dobili smo 23,24 mR/mAs.

9.1.3. Reproducibilnost

Ovaj test služi za proveru reproducibilnosti rendgenskih sistema. Ukoliko se od ekspozicije do ekspozicije vrednosti parametara menjaju u većem opsegu od prihvatljivog, pouzdanost svih testova kontrole dovedeni su u pitanje, a što je još važnije, sigurnost pacijenata je kompromitovana. Da bi se izbegle takve situacije neophodno je sprovesti test reproducibilnosti. [4] [11]

Test Setup (obrazac merenja) nam pokazuje kako je test konfigurisan. Vrednosti se mogu menjati. Izmerene doze se stiču automatski takođe, tako da sam program priprema merač za sledeću ekspoziciju.

Ovaj test će pasti svaki put ako se bilo koja ekspozicija nađe izvan $\pm n\%$. Test takođe ne prolazi ukoliko koeficijent varijacije prevaziđe vrednost koju smo izabrali u *Test Setup-u* [11]. Prihvatljive vrednosti koeficijenta promenljivosti su <0,08 mR.

#	Comment	Meas mR	Diff (%)
1		41,31	+0,29
2		41,46	+0,64
3		41,17	-0,05
4		40,95	-0,60
5		41,07	-0,29

Slika 22. – izgled templata i rezultati merenja



Slika 23. - grafik zavisnosti i rezultat testa

Test je prošao, koeficijent varijacije je mnogo manji od 0,08 mR, tačnije 0,005 mR.

9.1.4. Tačnost tajmera (Timer Accuracy)

Ovaj test služi za proveru tačnosti tajmera rendgenskih sistema. Generator rendgenskog sistema mora biti sposoban da završi ekspoziciju posle izabranog vremenskog intervala. Meri se kVp i upoređuje sa vrednošću podešenom na generatoru. Ono što se računa jeste razlika izmerenog i podešenog vremena. [3][11]

U *Test Setup-u* može se specifikovati maksimalno dozvoljena devijacija. Sa slike 24 vidimo da je u našem slučaju ona 15%. Takođe, moguće je specifikovati apsolutnu vrednost najmanje devijacije za padanje testa. Kao i u slučaju provere linearnosti i reproducibilnosti, izmerene vrednosti vremena se stiču automatski tako da nema potrebe za kliktanjem na *Prepare meter* dugme.

P Timer Accuracy setup	
Test setup Comments	
(You can add to this list in Setup) (some values may	(be read-only)
Item	Value
Target/filter	M/3 mm Al
Timer never expected to be more accurate thanr	<mark>ms</mark> 10
Maximum time deviation from setting (%)	15
Maximum Coeff. of var. for exposure time	0,080
]
▲ 3K	X Cancel

Slika 24. – obrazac merenja tačnosti tajmera

	Set time (ms):	320,0 🛩	M			
	Comment:		101			
Me	asured time (ms):	Ready	Į			
- B 💿 🖂	II 📗 🙊					
R100B (W/3 mm Al)	<u></u>	ating for exposu	re			
	19 Prepare n	neter for exposu	10	X Stop measuring	7	

Slika 25. – ekspozicioni prozor za proveru tačnosti tajmera

Rekli smo da ovaj test upoređuje zadato vreme sa merenim. Formula prema kojoj se određuje maksimalna netačnost je:

Maksimalna netačnost = Zadato vreme x Granica tačnosti u procentima/100
$$(9.3)$$

Maksimalna netačnost nikada neće pasti ispod *Minimum timer accuracy* vrednosti koju smo specifikovali u *Test Setup-u*.

Primer [11]:

Zadato vreme = 10 ms

Podešena maksimalna devijacija (%) 10

Tačnost se ne očekuje da bude bliža od: (ms) 5

Ekspoziciono vreme se može naći u opsegu: 5 - 15 ms

#	Set time (ms)	Comment	Meas time (ms)	Diff (%)
1	320,0		284,3	-11,16
2	320,0		304,4	-4,88
3	320,0		284,8	-11,01
4	400,0		384,6	-3,86
5	400,0		384,6	-3,86
6	400,0		385,1	-3,73
7	500,0		504,5	+0,91
8	500,0		504,5	+0,90
9	500,0		484,4	-3,13

Slika 26. – izgled templata i rezultati merenja



Slika 27. – grafik zavisnosti i rezultat testa

Test je prošao zadate uslove, maksimalna devijacija iznosi 11,16%.

9.2. AEC

AEC sistem treba idealno da obezbedi konstantnu optičku gustinu bez obzira koji je napon izabran, struja, ili debljina dela tela koji treba snimiti. AEC automatski određuje ekspoziciju na osnovu transmitovane radijacije koja je detektovana putem radijacionog monitora smeštenog ili iza rešetke ili iza receptora slike. U zavisnosti od karakteristika detektora i kvaliteta i sofisticiranosti AEC kola, mogućnosti sistema će značajno varirati. AEC sistem bi trebao biti sposoban u korigovanju kV zavisnosti, kvaliteta snopa, i narušenog zakona reciprociteta pri dugim ekspozicionim vremenima. [3]

9.2.1. AEC korekcija gustine

Ovaj test se koristi za proveru korekcije gustine automatskom ekspozicionom kontrolom. Ne postoje predefinisani parametri za ovaj test. Vrednosti se stiču automatski i program priprema merač za sledeću ekspoziciju.

est setup		
You can add to this list in Setup)		
Item	Value	
Target/filter	W/3 mm Al	
% change between AEC density steps	25,00	
Beam correction factor (1.0 for normal)	1,000	
Measure AEC performance using	mR and % diff from average	~

Slika 28. – obrazac merenja AEC gustine

Neophodno je napraviti merenje "0" gustine. Važno je napomenuti da ne postoji kriterijum za prolazak/padanje testa već sami moramo odlučiti. [11]

#	Set density	Comment	Meas mR	Diff (%)
1	-5,00		54,57	+0,74
2	-4,00		54,37	+0,36
3	0,00		54,17	0,00
4	-3,00		54,38	+0,38
5	-2,00		54,24	+0,13
6	-1,00		54,21	+0,07
7	1,00		54,44	+0,49
8	2,00		54,53	+0,66
9	3,00		54,35	+0,32
10	4,00		54,65	+0,89
11	5,00		54,27	+0,17

Slika 29. – izgled templata i rezultati merenja



Slika 30. – grafik zavisnosti i rezultat testa

9.2.2. AEC balans polja

Ovo je specijalan test koji nema templat. Može se izabrati kada kreiramo sesiju. Služi za proveru balansa polja za komore korišćene u AEC sistemu. Da bi se postigle konzistentne ekspozicije, AEC ćelije moraju biti izbalansirane. Proizvođači rendgenskih sistema koriste više različitih šema za AEC balans.

Komora se bira pomoću *Field Selection-a*. Posle ekspozicije, dvaput se kline na izabrano polje (zelenu pozadinu) da bi se dobila vrednost sa brojača. Procedura se ponavlja dok sve kombinacije ne budu izmerene. Test se završava kliktanjem na *Save* dugme.

Program omogućava testiranje svih mogućih kombinacija i permutacija tri polja AEC-a. Individualna polja su dobro izbalansirana, ali određene kombinacije polja ne daju izlaze slične individualnim poljima. Merenja mogu biti izvršena u bilo kojim jedinicama. [11]

9.2.3. AEC kV kompenzacija

Ovaj test služi za proveru kV zavisne kompenzacije za AEC. Predefinisani parametri za ovaj test ne postoje. Izmerene vrednosti doza se stiču automatski posle svake ekspozicije i program priprema brojač za sledeću ekspoziciju. Nema potrebe za kliktanjem na dugme *Collect exposure*.

est setup		
(You can add to this list in Setup)		
Item	Value	
Target/filter	W/3 mm Al	~
Beam correction factor (1.0 for normal)	1,000	
Measure AEC performance using	mR and % diff from average	~
Maximum % diff. from average	10,00	
Maximum O.D. deviation from average	0,20	
< Back	Vext > Cancel	8

Slika 31. – obrazac merenja AEC kVp kompenzacije

Ukoliko se testiranje AEC-a proverava uz pomoć optičke gustine, test će pasti ukoliko se bilo koje od merenja nađe izvan dozvoljene razlike od prosečne. Ali, ukoliko se test ne proverava optičkom gustinom, test će pasti ako bilo koja vrednost se nađe izvan dozvoljene procentualne razlike od prosečne. [11]

#	Set kVp	Comment	Meas mR	Diff (%)
1	70		55,51	+2,57
2	70		55,42	+2,40
3	70		53,11	-1,86
4	70		52,98	-2,10
5	70		53,58	-1,01

Slika 32. - izgled templata i rezultati merenja



Slika 33. - grafik zavisnosti i rezultat testa

Test je prošao, najveća % devijacija od srednje je 2,57% s obzirom da je najveća dozvoljena % devijacija 10%.

9.2.3. AEC mA kompenzacija

Ovaj test koristimo za proveru mA zavisne kompenzacije za AEC. Ne postoje predefinisani parametri i podaci se stiču automatski. Kriterijumi za prolazak/padanje testa su isti kao i kod AEC kV kompenzacije. [11]

Value	1
Value 70	
70	
70	
W/3 mm Al	~
1,000	
mR and % diff from average	~
10,00	
0,20	
	1,000 mR and % diff from average 10,00 0,20

Slika 34. – obrazac merenja AEC mA kompenzacije

#	Set mA	Comment	Meas mR	Diff (%)
1	8,000		54,54	-0,03
2	8,000		54,41	-0,28
3	8,000		54,72	+0,30

Slika 35. - izgled templata i rezultati merenja



Slika 36.- grafik zavisnosti i rezultat testa

I ovaj test je prošao, maksimalno dozvoljena % devijacija od srednje je 10 %, a mi smo dobili 0,30%.

9.2.3. AEC reciprocitet

Test služi za proveravanje AEC reciprociteta. Sve što važi za prethodno opisana dva testa važi i za ovaj. [11]

est setup			
You can add to this list in Setup)			
Item	Value		^
Set kVp	70		-
Target/filter	W/3 mm Al	~	
Beam correction factor (1.0 for normal)	1,000		
Measure AEC performance using	mR and % diff from average	*	
Maximum % diff. from average	10,00		
Maximum O.D. deviation from average	0,20		
		-	~

Slika 37. – obrazac merenja AEC reciprociteta

Phantom (cm):	150 💌
Comment:	
Measured mR:	Ready
- R 🗇 🖼 🖻 🖩 📑	Ø
R100B (W/3 mm Al)	

Slika 38. – ekspozicioni prozor za proveru AEC reciprociteta

#	Phantom (cm)	Comment	Meas mR	Diff (%)
1	15,0		0,8065	+0,07
2	15,0		0,8133	+0,92
3	15,0		0,8070	+0,13
4	15,0		0,8052	-0,09
5	15,0		0,7963	-1,20
6	15,0	i i	0,8074	+0.18

Slika 39. – izgled templata i rezultati merenja



Slika 40. – grafik zavisnosti i rezultat testa

Test je prošao, za najveću % devijaciju od srednje dobili smo 1,20%.

9.2.4. AEC reproducibilnost

Test služi za proveru reproducibilnosti AEC-a. Isti su kriterijumi za prolazak/padanje kao i kod normalne radiografske reproducibilnosti. Maksimalna devijacija % od srednje je podešena na 5% (slika 41). [11]

You can add to this list in Setur)			
Item	Value		^
Set kVp	70		
Target/filter	W/3 mm Al	~	ľ.
Beam correction factor (1.0 for normal)	1,000		
Measure AEC performance using	mR and % diff from average	~	
Maximum deviation % from average	5,00	-	
Maximum O.D. deviation from average	0,20	_	
			~

Slika 41. – obrazac merenja AEC reproducibilnosti

	Comment:		
Me	sured mR:	Ready	
< R 🛛 😳 🖂 🖻 😫		A	
0A mm 8001	W	Valling for exposure	

Slika 42.- ekspozicioni prozor za proveru AEC reproducibilnosti

#	Comment	Meas mR	Diff (%)
1		38,58	-0,25
2		38,60	-0,20
3		38,85	+0,46
4		38,72	+0,13
5		38,62	-0,13

Slika 43. - izgled templata i rezultati merenja



Slika 44. – grafik zavisnosti i rezultat testa

Test je prošao, za koeficijent varijacije dobili smo 0,003 što je mnogo manje od granice koja iznosi 0,08. Za najveću % devijaciju od srednje dobili smo 0,46% što takođe zadovoljava kriterijume.

9.3. Specijalni testovi

9.3.1. Ekspozicioni limiti kod stomatoloških rendgenskih aparata

Ovo je specijalan test koji nema templat. Može se izabrati prilikom kreiranja sesija. Ovo je manuelni test (što znači da se podaci ne transferuju automatski sa brojača) u ovoj verziji oRTIgo-a.

Prihvaćeni ekspozicioni limiti su specifikovani u Regulations. [11]

10 Merenja radi kontrole radne sredine

Pored kontrole kvaliteta aparata, koja je neophodna da bismo zaštitili pacijenta od velikih doza zračenja, neophodno je zaštititi i profesionalno izložena lica. U tu svrhu, obavljaju se merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze na mestima gde ta lica mogu boraviti u toku rada uređaja (na mestu rukovaoca, hodnik, ordinacija,...).

Ako se efektivna doza određuje na osnovu merenja ambijentalnog ekvivalenta doze, lični ekvivalent doze se izračunava primenom konverzionih koeficijenata datih u publikacijama Međunarodne komisije za zaštitu od zračenja (ICRP – International Commission on Radiation Protection). Meri se vrednost jačine ambijentalnog ekvivalenta doze u značajnim tačkama u kojima se može nalaziti izloženo lice. U proračun se moraju uzeti u obzir i drugi parametri kao što je vreme zadržavanja, tako da ne dođe do potcenjivanja efektivne doze.

Određivanje izloženosti profesionalno izloženih radnika i drugih lica koja se nalaze u susednim prostorijama, sprovodi se pod istim radnim uslovima merenjem jačine ambijentalnog ekvivalenta doze na 1 m od površine zida, vrata ili prozora. Na osnovu rezultata merenja, primene odgovarajućih konverzionih faktora (između ambijentalnog i ličnog ekvivalenta doze) i broja dijagnostičkih procedura koje profesionalno izložena lica obave u toku jedne godine, određuje se vrednost ličnog ekvivalenta doze. [10]

Za potrebe ovog rada, merenja su vršena u stomatološkoj ordinaciji "NS Dental Studio" instrumentom Inspector Alert.

10.1. Opšti principi proračuna efektivne doze

Ukupna efektivna doza dobija se sabiranjem efektivne doze koja potiče od izlaganja spoljašnjem zračenju i od zračenja radionuklida unetih ingestijom i inhalacijom:

$$E = E_s + \sum_J e(g)_{j,ing} \cdot I_{j,ing} + \sum_J e(g)_{j,inh} \cdot I_{j,inh}$$
(10.1)

gde su:

E_s – doprinos spoljašnjeg zračenja ukupnoj efektivnoj dozi;

 $e(g)_{j,ing}$ i $e(g)_{I,inh}$ – očekivane efektivne doze po jediničnom unošenju radionuklida j unetog hranom ili udisanjem za pojedinca u starosnoj grupi g;

I_{j,ing} i I_{j,inh} – odgovarajuće aktivnosti radionuklida unetih putem hrane ili udisanja.

Vrednosti e(g) zavise od faktora f1. Ovi faktori opisuju uticaj radionuklida prisutnog u crevima na druge organe i tkiva. Vrednosti f1 i $e(g)_{j,ing}$ se za određene elemente unete ingestijom menjaju u zavisnosti od hemijske forme, što mora biti uzeto u obzir prilikom procene doze od ingestije.

Pri inhalaciji radionuklida, takođe je važno uzeti u obzir faktor f1 za inhalaciju koji uračunava zavisnost doze od veličine inhaliranih čestica i hemijskog oblika jedinjenja. [10]

U našem slučaju efektivna doza potiče samo od izlaganja spoljašnjem zračenju. Ono što instrument meri jeste u stvari brzina doze (dH/dt) merena u μ Sv/h, s toga je potrebno izvršiti nekoliko transformacija da bi se došlo do efektivne doze koju profesionalno izloženo lice primi u godinu dana. Izmerene jačine ambijentalnog ekvivalenta doze oko RTG aparata date su u tabeli 5:

1.	Na mestu rukovaoca (iza zaštitnog paravana)	0,12 µSv/h		
	Na olovnom staklu	0,12 µSv/h		
	Ruke	0,18 µSv/h		
2.	Hodnik			
	Naspram RTG aparata	12,2 µSv/h		
	Zid od prostorije sa RTG aparata	0,12 µSv/h		
	Čekaonica	0,11 µSv/h		
3.	Ordinacija I			
	Zid naspram prostorije sa RTG aparatom	0,12 µSv/h		
4.	Ordinacija II			
	Vrata ka čekaonici	0,12 µSv/h		
	Na mestu zubarske stolice	0,12 µSv/h		

Tabela 5. – Izmerene jačine ambijentalnog ekvivalenta doze oko RTG aparata

Kao što se može videti, doze su vrlo niske sa izuzetkom one koja je izmerena u hodniku na mestu naspramnom RTG aparatu. Razlog tome jesu vrata koja ne naležu dovoljno čvrsto na okvir.

Uzimajući u obzir da je ekspozicija trajala 0,5 s i da je broj ekspozicija do 10 nedeljno, izražavajući ekvivalentnu dozu u μ Sv/god, primenom formule 6.10 dobija se efektivna doza koju profesionalno izloženo lice primi u toku godinu dana. Težinski faktor je jednak jedinici, s obzirom da je u pitanju efektivna doza za celo telo. U tabeli 6 prikazane su odgovarajuće efektivne doze:

r		2
1.	Na mestu rukovaoca (iza zaštitnog paravana)	$8.67 \cdot 10^{-3} \mu \text{Sv/god}$
	Na olovnom staklu	$8.67 \cdot 10^{-3} \mu \text{Sv/god}$
	Ruke	0,013 µSv/god
2.	Hodnik	
	Naspram RTG aparata	0,8 μSv/god
	Zid od prostorije sa RTG aparata	$8.67 \cdot 10^{-3} \mu \text{Sv/god}$
	Čekaonica	$7,94 \cdot 10^{-3} \mu \text{Sv/god}$
3.	Ordinacija I	
	Zid naspram prostorije sa RTG aparatom	$8.67 \cdot 10^{-3} \mu \text{Sv/god}$
4.	Ordinacija II	
	Vrata ka čekaonici	$8.67 \cdot 10^{-3} \mu \text{Sv/god}$
	Na mestu zubarske stolice	$8.67 \cdot 10^{-3} \mu Sv/god$

Tabela 6. – Primljene efektivne doze u toku jedne godine

Kompletan izveštaj o dozimetrijskoj kontroli i merenjima jačine ambijentalnog ekvivalenta doze oko rendgen aparata dat je u prilogu.

11 Zaključak

U radu je prikazano ispitivanje kontrole kvaliteta stomatološkog RTG aparata R-100B detektorom. Opisan je mehanizam nastajanja x-zračenja i osnovni principi interakcije x-zračenja sa materijom. Definisane su osnovne dozimetrijske veličine i jedinice. Posebna pažnja je posvećena ispitivanju kontrole kvaliteta RTG aparata Barracuda kabinetom. Prikazani su svi testovi kontrole kvaliteta koji se mogu obaviti R-100B detektorom. Uz opise testova, priloženi su i rezultati merenja. U svrhu provere efikasnosti zaštitnih mera, izvršeno je i merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze na mestima gde profesionalno izloženo lice i druga lica mogu boraviti u toku rada uređaja (na mestu rukovaoca, hodnik, ordinacija I, ordinacija II). Urađeni su proračuni efektivne doze za celo telo koje izloženo lice može primiti u toku godinu dana boraveći u navedenim značajnim tačkama.

Uzimajući u obzir rezultate testova kontrole kvaliteta kao i merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze, zaključujemo da je ispitivani stomatološki RTG aparat bezbedan za upotrebu kako po pacijenta, tako i po profesionalno izloženo osoblje. Kao što smo već napomenuli, oRTIgo softver poseduje set standardizovanih testova što znači da su kriterijumi prolaska/neprolaska istih ustanovljeni prema preporukama ICRP-a i NCRP-a.

S druge strane, upoređujući izmerene vrednosti za godišnju efektivnu dozu koju primi profesionalno izloženo osoblje sa onima koje preporučuje NCRP, vidimo da su one daleko ispod doznih limita. Jedan od razloga tome jeste kratko vreme ekspozicije, kao i mali broj ekspozicija u toku nedelje. Kada bi broj ekspozicija bio veći, a vreme eksponiranja bilo duže efektivna doza koju izloženo lice primi za godinu dana u hodniku naspram RTG aparata bi bila značajna, stoga se ne preporučuje duže zadržavanje na tom mestu, a vrata treba popraviti.

Literatura

- 1. Janjić, dr Ivan, (1992.) "Osnovi atomske fizike"
- 2. Krmar, dr Miodrag, (2013.) "Uvod u nuklearnu fiziku"
- 3. AAPM Report No. 74 "Quality Control in Diagnostic Radiology"
- 4. Mutin, Zdravko (2010.) "Ispitivanje kvaliteta dijagnostičkih RTG aparata detektorskim sistemom Barakuda" master rad
- 5. Todorović, dr Nataša (2009.) "Dozimetrija i zaštita od jonizujućeg zračenja"
- 6. Barracuda Reference Manual (2006.)
- 7. NCRP Report No. 145 (2004.) "Radiation Protection in Dentistry"
- Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti (Sl. gl. RS 61/11 od 19.08.2011.)
- 9. Pravilnik o primeni izvora jonizujućeg zračenja u medicini (Sl. gl. RS 1/12 od 11.01.2012.)
- 10. Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućem zračenju i merenjima radi procene nivoa izlaganja jonizujućem zračenju (Sl. gl. RS 86/11 od 18.11.2011.)
- 11. RTI Electronics AB User Manual oRTIgo Software for Barracuda i Piranha. Manual-English-Version 6.0A

PRILOG

Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti (Sl. gl. RS 61/11 od 19.08.2011)

PRILOG 2.

BLIŽI USLOVI O NAČINU KORIŠĆENJA I MERAMA ZAŠTITE ZA IZVORE JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ČIJE KORIŠĆENJE JE USLOVLJENO POSEDOVANJEM LICENCE ZA ODGOVARAJUĆU RADIJACIONU DELATNOST

RENDGEN APARATI I AKCELERATORI

Prostorija u kojoj se koristi rendgen-aparat za snimanje zuba čiji visoki napoon rendgenske cevi ne prelazi 60 kV mora imati površinu od najmanje 4m².

Prostorija u kojoj se koristi rendgen-aparat za snimanje zuba čiji visoki napon rendgenske cevi prelazi 60 kV kao i rendgen-aparat za snimanje zuba i statusa vilice mora imati površinu od najmanje 10m².

Stomatološki rendgen-aparat se može koristiti i u ordinaciji pod uslovom da su u trenutku snimanja u ordinaciji prisutni samo stomatolog i pacijent.

Vremenski prekidač koji se koristi kod rendgen-aparata za snimanje zuba mora omogućiti uključivanje izvora zračenja sa mesta iza zaštitnog paravana ili iz susedne prostorije.

Veličina ozračenog polja na kontaktu tubusa sa kožom pacijenta, rendgen-aparata koji se koriste za intraoralna snimanja zuba, ne sme biti veća od 60 mm u prečniku za kružno polje, odnosno ne veća od 30x40 mm za pravougaono polje.

Kod rendgen-aparata koji se koriste za panoramsko snimanje vilice prorez za prolaz snopa zračenja na kućištu kao i pokretni mehanizmi i držači kasete moraju biti tako podešeni da veličina ozračenog polja ne prelazi ivice kasete više od 10 mm.

Pravilnik o primeni izvora jonizujućih zračenja u medicini (Sl. gl. RS 1/12 od 11.01.2012.) II USLOVI ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI U MEDICINI I NAČIN ZAŠTITE PACIJENATA

Rendgen dijagnostika i interventna radiologija

Član 32

Pri rendgenskom snimanju zuba pacijenti moraju biti zaštićeni zaštitnim keceljama ili štitnicima čija je zaštitna moć najmanje 0,25 mm debljine olova. Kecelje i štitnici moraju biti takvog oblika i veličine da za vreme snimanja štite štitastu žlezdu, grudnu kost i gonade pacijenta.

Rastojanje fokus-koža pacijenta (ili fokus-nosača pacijenta) u uslovima prosvetljivanja i snimanja mora biti u skladu sa važećim standardom.

Rastojanje između fokusa i kože pacijenta ne sme biti manje od 150 mm kod rendgen-aparata za panoramsko snimanje vilice i 100 mm kod rendgen aparata za intraoralna snimanja.

Prijemna i periodična ispitivanja izvora jonizujućih zračenja u medicinskoj primeni

Prijemna i periodična ispitivanja rendgen-aparata, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode jonizujuće zračenja u medicini i stomatologiji obuhvataju sledeće:

- 1. Proveru podataka o rendgen-aparatu ili akceleratoru;
- Vizuelni pregled prostorija u kojima je smešten rendgen-aparat ili akcelerator u smislu bezbednosti njihovog korišćenja;
- Ispitivanje funkcionalne ispravnosti sigurnosnih uređaja rendgen-aparata ili akceleratora naročito za uključivanje i isključivanje rada, signalnih uređaja i uređaja za daljinsko upravljanje, mogućnost korišćenja u skladu sa specifikacijama proizvođača i
- Ispitivanja određenih parametara rendgen-aparata ili akceleratora u cilju provere da li je obezbeđen zadovoljavajući kvalitet dijagnostičke informacije ili terapijskog efekta uz minimalno izlaganje pacijenta.

Redni broj	Veličina koja se	Parametar koji se	Granice	Periodi
	ispituje	proverava	dopuštenih	proveravanja
			odstupanja	
1.	Napon	Ponovljivost	±10%	Godišnje
	rendgenske cevi	Tačnost	±10%	Godišnje
2.	Vreme	Ponoviljivost	±10%	Godišnje
	ekspozicije	Tačnost	±10%	Godišnje
		Linearnost	±10%	Godišnje
3.	Izlazna doza na	Ponovljivost	±10%	Godišnje
	vrhu tubusa	Tačnost	±10%	Godišnje
4.	Debljina	Za napon < 70 kV	\geq 1.5 mmAl	Godišnje
	poluslabljenja	Za napon > 70 kV	\geq 2.5 mmAl	Godišnje
5.	Veličina polja na vr	hu tubusa	\leq N 6cm	Godišnje

Ovi parametri za stomatološke rendgen-aparate dati su u Tabeli 7:

Tabela 7- Parametri ispitivanja, dozvoljene granice odstupanja i periodi proveravanja stomatoloških rendgen-aparata

I Z V E Š T A J

o dozimetrijskoj kontroli i merenjima jačine ambijentalnog ekvivalenta doze

oko rendgen aparata

NAZIV I MESTO KORISNIKA:

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "NS DENTAL STUDIO"

ZORANA RADMILOVIĆA 10, NOVI SAD

Izvršena su merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze, saglasno Pravilniku o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima i merenjima radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima (Službeni Glasnik RS 86/11). Merenja su izvršena intrumentom: Inspector Alert.

Datum merenja: 15.7.2016.

1. Podaci o rendgen-aparatu:

Tip uređaja: X-MIND AC	Proizvođač: SATELEC
Serijski broj zračne cevi: 12774,	
TOSHIBA DG 073B	
Filtracija: 0.8 mm Al / 70 kV inherentna,	
2 mm Al/70 totalna filtracija	
Parametri: 70 kV, 8mA, 0. 63s	

2. Opis prostorije u kojoj je smešten aparat:

Površina: $4 m^2$	Visina: 3 m
Lokacija prostorije: prizemlje	Pod: vinaz
Ojačanje zidova i vrata: ne	Veštačka ventilacija: ne
Rastojanje RTG cevi od zidova: 1 m	Kabina za svlačenje: ne

3. Zaštitna sredstva:

Zaštitna sredstva za zaštitu osoblja: da	Pb gumena resa:
Zaštitna stolica	Paravan: da
Olovne rukavice	Olovna kecelja: da
Da li je snop centriran: da	

4. Evidencija o koriščenju RTG aparata:

Datum poslednjeg pregleda aparata:	2015.
Evidencija o rezultatima ličnih dozimetra:	-
Ime lica odgovornog za bezbednost i	dr Melinda Puškaš
zdravlje:	

5. Izmerene jačine ambijentalnog ekvivalenta doze:

1.	Na mestu rukovaoca (iza zaštitnog paravana)	0,12 μSv/h
	Na olovnom staklu	0,12 μSv/h
	➢ Ruke	0,18 μSv/h
2.	Hodnik	
	Naspram RTG aparata	12,2 μSv/h
	Zid od prostorije sa RTG aparata	0,12 μSv/h
	Čekaonica	0,11 μSv/h
3.	Ordinacija I	
	Zid naspram prostorije sa RTG aparatom	0,12 μSv/h
4.	Ordinacija II	
	Vrata ka čekaonici	0,12 μSv/h
	Na mestu zubarske stolice	0,12 μSv/h

Kombinovana merna nesigurnost instrumenta iznosi 20% na nivou poverenja 95% (k=2).

- 6. Ostali podaci: Broj ekspozicija do 10 nedeljno.
- 7. Primedbe: Eksponiranje vršiti isključivo iza zaštitnog paravana. Za vreme eksponiranja ne preporučuje se zadržavanje u hodniku naspram RTG aparata.
- 8. Zaključak: Na osnovu pregleda i izvršenih merenja mišljenja smo da može da se izda dozvola za korišćenje, uz izvršenje gore navedenih preporuka.

Merenje izvršio:

Izveštaj odobrava:

(Slavko Todorović)

(Prof. dr Nataša Todorović)

dozimetrista

dozimetrista


BIOGRAFIJA

Rođena sam 14. novembra 1993. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu školu "Jovan Jovanović Zmaj" završila sam u Sremskoj Mitrovici, kao đak generacije. Potom upisujem srednju medicinsku školu "Draginja Nikšić", smer farmaceutski tehničar, koju završavam kao vukovac. 2012. godine upisujem Prirodno-matematički fakultet, smer diplomirani fizičar – modul medicinska fizika, koji završavam 2016. godine.

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

Redni broj:	
RBR	
Identifikacioni broj:	
IBR	
Tip dokumentacije:	Monografska dokumentacija
TD	
Tip zapisa:	Tekstualni štampani materijal
TZ	
Vrsta rada:	Diplomski rad
VR	
Autor:	Ana Martinović
AU	
Mentor:	dr Nataša Todorović
MN	
Naslov rada:	Kontrola kvaliteta stomatološkog RTG aparata
NR	R-100B detektorom
Jezik publikacije:	srpski (latinica)
JP	
Jezik izvoda:	s/en
JI	
Zemlja publikovanja:	Republika Srbija
ZP	
Uže geografsko područje:	Vojvodina
UGP	
Godina:	2016
GO	

Izdavač:	autorski reprint
IZ	
Mesto i adresa:	Novi Sad, Trg D. Obradovića 4
MA	
Fizički opis rada:	(10/47/8/8/29/0/0)
FO	
Naučna oblast:	Zaštita od jonizujućeg zračenja
NO	
Naučna disciplina:	Nuklearna fizika
ND	
Predmetne odrednice,	Kontrola kvaliteta, jonizujuće zračenje,
Ključne reči:	zaštita od zračenja, dozimetrijska kontrola
PO	stomatološki RTG aparat
UDK	
Čuva se:	Biblioteka departmana za fiziku,
ČU	Trg D. Obradovića 4, Novi Sad
Važna napomena:	nema
VN	
Izvod:	U radu je stavljen akcenat na kontrolu kvaliteta
IZ	stomatološkog RTG aparata R-100B detektorom
Datum prihvatanja teme	
od strane NN veća:	septembar 2016.
DP	
Datum odbrane:	septembar 2016.
DO	
Članovi komisije:	
КО	
	Predsednik: dr Jovana Nikolov
	Član: dr Nataša Todorović
	Član: dr Maja Stojanović

UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF NATURAL SCIENCES & MATHEMATICS KEY WORD DOCUMENTATION

Accession number:	
ANO	
Identification number:	
INO	
Document type:	Monograph documentation
DT	
Type of record:	Textual printed material
TR	
Contents code:	Graduation thesis
CC	
Author:	Ana Martinović
AU	
Mentor:	dr Nataša Todorović
MN	
Title:	Quality control of dental X-ray machine
TI	by R-100B detector
Language of text:	Serbian (Latin)
LT	
Language of abstract:	en/s
LT	
Country of publication:	Republic of Serbia
СР	
Locality od publication:	Vojvodina
LP	
Publication year:	2016

Publisher:	Author's reprint
PU	
Publ. place:	Novi Sad, Trg D. Obradovića 4
PP	
Physical description:	(10/47/8/8/29/0/0)
PD	
Scientific field:	Ionising radiation protection
SF	
Scientific discipline:	Nuclear physics
SD	
Subject Key words:	quality control, ionising radiation,
SKW	radiation protection, dosimetry control
UC	dental X-ray machine
Holding data:	Departmant of Physics library,
HD	Trg D. Obradovića 4, Novi Sad
Note:	
Ν	
Abstract:	Final paper focuses on quality control
AB	of dental X-ray machine by R-100B detector
Accepted on Scientific board on:	September 2016
AS	
Defended:	September 2016
DE	
Thesis Defend board:	
DB	
	President: dr Jovana Nikolov
	Member: dr Nataša Todorović
	Member: dr Maja Stojanović